

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 23.05.2023

Ausstellungsdatum: 23.05.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-00

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom – und Niederfrequenz

- Gleich- und Wechselspannung ^{a)}
- Gleich- und Wechselstromstärke ^{a)}
- Spannungsverhältnis ^{a)}
- Hochspannungsmessgrößen ^{a)}
- Gleich- und Wechselstromwiderstand ^{a)}
- Ladung ^{a)}
- Elektrische Leistung ^{a)}
- Elektrische Energie ^{a)}
- Induktivität und Kapazität ^{a)}

Zeit und Frequenz

- Zeitintervall ^{a)}
- Frequenz und Drehzahl ^{a)}

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- Durchmesser ^{a)}
- Gewinde ^{a)}
- Parallelendmaße
- Längenmessmittel ^{a)}
- Strichmaße, Abstände ^{a)}

Winkel

- Neigung

- a) auch als Vor-Ort-Kalibrierung
b) nur als Vor-Ort-Kalibrierung

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

- HF-Spannung ^{a)}
- HF-Stromstärke ^{a)}
- HF-Impedanz (Reflexionsfaktor) ^{a)}
- HF-Leistung ^{a)}
- HF-Dämpfung ^{a)}
- Pulsförmige Messgrößen ^{a)}
- Oszilloskopmessgrößen ^{a)}
- Anstiegszeit ^{a)}
- Bandbreite ^{a)}

Optische Messgrößen

- Radiometrie ^{a)}
- Photometrie ^{a)}

Innerhalb der mit ^{c)} gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Elektrische Messgrößen - Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen,

Gleich- und Wechselspannung

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichspannung	0 V		35 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 200 mV	Kalibrierung mit dem Josephson- Spannungsnormal	14 nV	Kalibrierung von Spannungsquellen
	> 200 mV bis 2 V		0,10 µV	
	> 2 V bis 10 V		0,16 µV	
	0 mV bis < 200 mV		12 nV	Kalibrierung der Nichtlinearität von Voltmetern
	200 mV bis < 2 V		40 nV	
	2 V bis 10 V		0,25 µV	
	> 0 mV bis < 2 V		0,12 µV	Kalibrierung der Abweichung von Voltmetern
	2 V bis 10 V		0,27 µV	
	> 10 V bis 100 V	linearer Step-Up/Down	$0,28 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \mu\text{V}$	$U = \text{Messwert}$
> 100 V bis 1050 V	$0,24 \cdot 10^{-6} \cdot U + 64 \mu\text{V}$			
Hochspannung	1 kV bis 10 kV		$7,9 \cdot 10^{-6} \cdot U + 17 \text{ mV}$	
	> 10 kV bis 60 kV		$46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,95 \text{ V}$	
Wechselspannung	2 mV bis 10 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	$U = \text{Messwert}$ Kalibrierung am Josephson-Voltmeter. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Lastimpedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \text{ nV}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,12 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 60 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,19 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$8,6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$9,1 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
	60 mV bis 7,2 V	10 Hz; 12,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz		$4,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$		
625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Bereiche	2 mV bis 22 V 2 mV	10 Hz bis 1 MHz 10 Hz; 20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz;	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot U$	<p>U = Messwert. Kalibrierung an AC/DC- TransfERNormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.</p> <p>Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.</p>
		1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz; 300 kHz		
		500 kHz		
	6 mV	1 MHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		10 Hz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		300 kHz		
		500 kHz		
		1 MHz		
	10 mV	10 Hz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		300 kHz		
		500 kHz		
		1 MHz		
		20 mV	10 Hz	
	20 Hz		$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz		$86 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	300 kHz			
500 kHz				
1 MHz				
60 mV	10 Hz		$54 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	200 kHz; 300 kHz			
	500 kHz			
	1 MHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Bereiche	100 mV	10 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$	<p>U = Messwert. Kalibrierung an AC/DC- TransfERNormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.</p> <p>Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.</p>
		20 Hz; 40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	200 mV	10 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	600 mV	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 MHz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	1 V	10 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
500 kHz		$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
1 MHz		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung Bereiche	2 V	10 Hz	$38 \cdot 10^{-6} \cdot U$	<p>U = Messwert. Kalibrierung an AC/DC- TransfERNormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.</p> <p>Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit</p>
		20 Hz; 40 Hz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	4 V; 6 V	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		8 V; 10 V	10 Hz	
	20 Hz		$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	40 Hz		$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz		$8 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	200 kHz; 300 kHz		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	500 kHz		$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 MHz		$47 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	20 V	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
12 V; 15 V; 19 V		1 kHz; 10 kHz; 100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen		
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit			
Wechselspannung Bereiche	> 22 V bis 70 V 60 V	10 Hz bis 300 kHz			<i>U</i> = Messwert. Kalibrierung an AC/DC- TransfERNormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.	
		10 Hz		$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		20 Hz; 40 Hz		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz		$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz		$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		70 kHz		$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		100 kHz		$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	200 kHz; 300 kHz		$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	> 70 V bis 110 V 100 V	10 Hz bis 200 kHz				Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
		10 Hz; 20 Hz		$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		40 Hz		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz		$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		70 kHz		$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		100 kHz		$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		200 kHz		$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	> 110 V bis 700 V 200 V	10 Hz bis 100 kHz				
		10 Hz		$27 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		20 Hz		$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		40 Hz		$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz		$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		70 kHz		$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		100 kHz		$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	600 V	40 Hz		$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz		$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz		$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		70 kHz		$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
		100 kHz		$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
> 700 V bis 1000 V 1000 V	10 Hz bis 100 kHz					
	40 Hz		$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz		$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	50 kHz		$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
	70 kHz		$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
100 kHz		$42 \cdot 10^{-6} \cdot U$				

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren		Erweiterte Messunsicherheit	
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV	10 Hz bis 20 kHz	> 20 kHz bis 50 kHz	> 50 kHz bis 100 kHz	U = Messwert
	> 10 kV bis 40 kV	10 Hz bis 20 kHz	> 20 kHz bis 50 kHz	> 50 kHz bis 100 kHz	
Messgeräte	1 kV bis 10 kV	45 Hz bis 65 Hz	50 · 10 ⁻⁶ · U + 2 V		
	10 kV bis 30 kV		0,10 · 10 ⁻³ · U + 3,7 V		
Rechteckspannung	5 mV bis 220 mV	1 Hz bis 10 kHz	10 · 10 ⁻⁶ · U + 0,36 μV + 6,4 · 10 ⁻⁹ V/Hz · f		Abtastverfahren an 10 MΩ Last Bereichsangabe in Spannung Spitze-Spitze U = Betragsspitze der Spannung f = Frequenz Der Zusatzeinfluss abweichender Lastbedingungen (wie z. B. 50 Ω oder 1 MΩ ist zu berücksichtigen)
	> 220 mV bis 2,2 V		9,3 · 10 ⁻⁶ · U + 0,35 μV + 7,0 · 10 ⁻⁹ V/Hz · f		
	> 2,2 V bis 22 V		9,3 · 10 ⁻⁶ · U + 0,58 μV + 14 · 10 ⁻⁹ V/Hz · f		
	> 22 V bis 220 V		12 · 10 ⁻⁶ · U + 35 μV + 75 · 10 ⁻⁹ V/Hz · f		
Wechselspannung Amplitudenparameter	5 mV bis 5 V	DC bis 10 MHz	> 10 MHz bis 100 MHz	> 100 MHz bis 300 MHz	Oszilloskop als Normal U = Messwert
	> 5 V bis 50 V	DC bis 2 kHz	> 2 kHz bis 10 MHz	> 300 MHz bis 1 GHz	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleich- und Wechselstromstärke

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte, Kalibratoren der Serie Fluke 57x0A	100 µA bis 2 A	Kalibrierung mit Josephson- Quantenkalibrator gemäß QMH Kap. VIa Vers. 5.0 10 Hz bis 1 kHz	2,2 nA bis 61 µA	/ = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	100 µA; 200 µA; 500 µA	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$62 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	1 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	2 mA	25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 Hz; 12,5 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 mA; 10 mA; 20 mA	20 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot f$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte, Kalibratoren der Serie Fluke 57x0A	100 mA; 200 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	/ = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	500 mA; 1 A	10 Hz; 12,5 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	2 A	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	Wechselstromstärke	100 µA bis 100 A	QMH Kap. VIa Vers. 5.0	
10 Hz bis 10 kHz				
100 µA		10 Hz; 20 Hz	$76 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$44 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
200 µA		10 Hz; 20 Hz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
0,5 mA		10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
1 mA		10 Hz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	10 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	2 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	/ = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	10 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 mA	10 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
200 mA	10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
500 mA	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	20 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot f$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	1 A	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	/ = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	2 A	10 Hz; 20 Hz	$40 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 A; 10 A	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 A	10 Hz; 20 Hz	$57 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 A	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 A	10 Hz; 20 Hz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
1 kHz; 10 kHz		$75 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
100 A bis 200 A	QMH Kap. Vib.1.1 Vers. 5.0	12 mA bis 24 mA		
	10 Hz bis 10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot f$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Quellen	200 A bis 300 A	10 Hz bis 1 kHz	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot f - 0,53 \text{ mA}$	$I = \text{Messwert}$ $f = \text{Frequenz}$
		10 Hz bis 65 Hz	$0,48 \cdot 10^{-3} \cdot f + 11 \text{ mA}$	
	300 A bis 495 A	65 Hz bis 100 Hz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot f + 11 \text{ mA}$	
		100 Hz bis 400 Hz	$0,74 \cdot 10^{-3} \cdot f + 7,7 \text{ mA}$	
		400 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot f + 4,0 \text{ mA}$	
Wechselstromstärke Stromzangen und Zangenstromwandler	10 μA bis 2400 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/ N	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $90 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 8 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Streifenfeld des stromdurchflossenen Leiters.
Ersatzableitstromstärke I	0,2 μA bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω	$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ Siehe Matrix M.1	Gesamtunsicherheit U ist abhängig von der rel. Unsicherheit $U(R_N)/R_N$ des Kalibrierwiderstandes R_N .

Matrix M.1 „Ersatzableitstromstärke“

	1 k Ω		10 k Ω		100 k Ω		1 M Ω		10 M Ω		100 M Ω		1 G Ω	
Normalwiderstand R_N	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in $\mu\text{A}/\text{A}$												Stromstärke U in mA/A	
Nominalspannung														
60 V	60 mA	10	6 mA	10	600 μA	13	60 μA	19	6 μA	70	600 nA	0,6	60 nA	5,8
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μA		11 μA		1,1 nA		110 nA	
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μA		23 μA		2,3 nA		230 nA	
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μA		40 μA		4,0 nA		400 nA	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Gleichstromstärke Quellen, Messgeräte	0 pA bis 10 nA	QMH Kap. VIa Vers. 5.0	0,85 fA bis 51 fA	I = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
	0 pA		12 fA	
	1 pA		$0,85 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	10 pA		$0,53 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	100 pA		$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 nA		$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	10 nA		$5,1 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	> 10 nA bis 100 nA		$4,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \text{ fA}$	
	> 100 nA bis < 1 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,21 \text{ pA}$	
	1 µA bis 10 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,19 \text{ pA}$	
	> 10 µA bis 100 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,8 \text{ pA}$	
	> 100 µA bis 500 µA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 72 \text{ pA}$	
	20 µA bis 200 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 14 \text{ pA}$	
	200 µA bis 2 mA		$0,54 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,23 \text{ nA}$	
	2 mA bis 10 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,4 \text{ nA}$	
10 mA bis 50 mA	$0,90 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ nA}$			
50 mA bis 200 mA	$0,33 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,26 \text{ µA}$			
200 mA bis 1 A	$12 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
1 A bis 10 A	$16 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
10 A bis 100 A	$28 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
100 A bis 300 A	QMH Kap. VIb.1.1 Vers. 5.0	$37 \cdot 10^{-6} \cdot I$		
Gleichstromstärke Quellen	300 A bis 700 A		$27 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$	
Gleichstromstärke Messgeräte, Kalibratoren der Serie Fluke 57x0A	20 µA bis 2 mA	Kalibrierung mit Josephson- Quantenkalibrator gemäß QMH Kap. VIa Vers. 5.0	$0,48 \cdot 10^{-6} \cdot I + 19 \text{ pA}$	
	2 mA bis 20 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,0 \text{ nA}$	
	20 mA bis 200 mA		$0,26 \cdot 10^{-6} \cdot I + 24 \text{ nA}$	
	200 mA bis 2 A		$12 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Zangenstromwandler	0 A bis 3000 A	1 bis N Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $8 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 6 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Strefeld des stromdurchflossenen Leiters.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen	
Wechselspannung harmonische Oberwellen	2,2 V bis 22 V	40 Hz bis 4 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 60 \mu\text{V}$	U_n = Spannung der n-ten Harmonischen oder Grundwelle	
	> 22 V bis 220 V		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 0,8 \text{ mV}$		
	> 220 V bis 700 V	40 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 4 kHz	$80 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 4 \text{ mV}$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U_n + 6 \text{ mV}$	$U_{\text{Spitze}} < 1,4 \text{ kV}$	
Wechselstromstärke harmonische Oberwellen	Grundwelle 0,1 A bis 16 A	40 Hz bis 65 Hz 0,15 A bis 30 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I_n = Stromstärke der n-ten Harmonischen	
	Harmonische 0,022 A bis 0,22 A > 0,22 A bis 0,8 A	80 Hz bis 1 kHz 0,15 A bis 1,4 A, Spitze	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 3,5 \mu\text{A}$		
	0,22 A bis 1,2 A	> 1,4 A bis < 1,8 A, Spitze	$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 35 \mu\text{A}$	eff.= Effektivwertgrenze n des verzerrten Signals	
	0,22 A bis 2,2 A > 2,2 A bis 4 A	1,8 A bis < 7 A, Spitze	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$		
	1 A bis 8 A	7 A bis 14 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	Bei Verwendung von Stromzangen erhöhen sich Messunsicherheit und Bereichsgrenzen min. um den Faktor der verwendeten Windungszahl N	
	2 A bis 15 A	> 14 A bis 30 A, Spitze			
	Harmonische 0,022 A bis 0,22 A > 0,22 A bis 0,8 A	> 1 kHz bis 4 kHz 0,15 A bis 1,4 A, Spitze	$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 40 \mu\text{A}$	Bereichsgrenzen min. um den Faktor der verwendeten Windungszahl N	
	0,22 A bis 1,2 A	> 1,4 A bis < 1,8 A, Spitze	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 80 \mu\text{A}$		
	0,22 A bis 2,2 A > 2,2 A bis 4 A	1,8 A bis < 7 A, Spitze	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$		
	1 A bis 8 A 2 A bis 15 A	7 A bis 14 A, Spitze > 14 A bis 30 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$		
	Flicker Modulationstiefe $\Delta U/U$ Quellen Messgeräte	0,4 % bis 3,2 %	DIN EN 61000-4-15:2011 ^{c)} , Tabelle 5	$1,6 \cdot 10^{-3} \%$	Werte bei $\Delta U/U$ ausgedrückt in $\Delta U/U$
				$25 \cdot 10^{-3} \%$	
	Frequenz	8,3 mHz bis 40 Hz		$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot f$	rechteckförmiger Flicker
	P_{st} -Wert	nur $P_{\text{st}} = 1$		$2,5 \cdot 10^{-3}$	
Wechselspannung Klirrfaktor k	0 % bis 30 %	45 Hz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	Werte ausgedrückt in % Klirren	
		> 5 kHz bis 30 kHz	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$		

Gleich- und Wechselstromwiderstand
Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Gleichstromwiderstand Quellen, Messgeräte	0 Ω	2-Draht-Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert	
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ		
	10 μΩ bis < 1 GΩ	QMH Kap. VIIa.3 Vers. 5.0 I = 100 A I = 50 A I = 10 A	1,6 nΩ bis 49 Ω 0,16 · 10 ⁻³ · R 34 · 10 ⁻⁶ · R 23 · 10 ⁻⁶ · R 20 · 10 ⁻⁶ · R 5,6 · 10 ⁻⁶ · R 0,32 · 10 ⁻⁶ · R 1,0 · 10 ⁻⁶ · R 0,59 · 10 ⁻⁶ · R 0,56 · 10 ⁻⁶ · R 1,4 · 10 ⁻⁶ · R 4,1 · 10 ⁻⁶ · R 4,9 · 10 ⁻⁶ · R	Kalibrierung von Messgeräten an den Nennwerten der Normale Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.	
	10 μΩ 100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ 1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ				
	1 GΩ bis 1 TΩ 1 GΩ; 10 GΩ; 100 GΩ; 1 TΩ	Messspannung 100 V oder 1000 V	67 kΩ bis 72 MΩ 67 · 10 ⁻⁶ · R 72 · 10 ⁻⁶ · R		
	> 1 TΩ bis 120 TΩ 10 TΩ; 100 TΩ	Messspannung 1000 V	0,13 GΩ bis 23 GΩ 0,13 · 10 ⁻³ · R 0,23 · 10 ⁻³ · R		
	100 mΩ bis 2 Ω	Kalibrierung mit Josephson- Quantenkalibrator gemäß QMH Kap. VIIa.4 Vers. 5.0 3 μA ≤ I ≤ 50 mA	0,39 · 10 ⁻⁶ · R + 0,25 μΩ		R = Messwert
	2 Ω bis 10 Ω		0,43 · 10 ⁻⁶ · R + 1,0 μΩ		Abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	10 Ω bis 100 Ω		1,2 · 10 ⁻⁶ · R - 0,50 μΩ		
	100 Ω bis 500 Ω		0,52 · 10 ⁻⁶ · R - 2,5 μΩ		
500 Ω bis 10 kΩ	0,47 · 10 ⁻⁶ · R + 20 μΩ				
10 kΩ bis 100 kΩ	0,73 · 10 ⁻⁶ · R - 0,13 mΩ				
100 kΩ bis 1,9 MΩ	0,83 · 10 ⁻⁶ · R + 90 μΩ				

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	1 Ω bis 10 kΩ	Kalibrierung mit Josephson- Quantenkalibrator gemäß QMH Kap. VIIa.4 Vers. 5.0 10 μA ≤ I ≤ 50 mA 10 Hz bis 1 kHz	20 μΩ bis 0,77 Ω	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	1 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	30 · 10 ⁻⁶ · R	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	24 · 10 ⁻⁶ · R	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	21 · 10 ⁻⁶ · R	
	2 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	26 · 10 ⁻⁶ · R	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	21 · 10 ⁻⁶ · R	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	16 · 10 ⁻⁶ · R	
	5 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	25 · 10 ⁻⁶ · R	
		20 Hz	20 · 10 ⁻⁶ · R	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	15 · 10 ⁻⁶ · R	
	10 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	24 · 10 ⁻⁶ · R	
		20 Hz	19 · 10 ⁻⁶ · R	
25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz		14 · 10 ⁻⁶ · R		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	20 Ω; 50 Ω; 100 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 kΩ	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$56 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 kΩ	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$81 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$78 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 μΩ bis 100 Ω	QMH Kap. VIIa.3 Vers. 5.0 $100 \mu A \leq I \leq 100 A$ 10 Hz bis 10 kHz	13 nΩ bis 1,7 mΩ	
	100 μΩ	10 Hz; 20 Hz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
		1 kHz; 10 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	1 mΩ	10 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$63 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$58 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
1 kHz		$61 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
10 kHz		$64 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
10 mΩ	10 Hz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz	$43 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	1 kHz; 10 kHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
20 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	50 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	<i>R</i> = Messwert <i>I</i> = Stromstärke <i>f</i> = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 mΩ; 200 mΩ	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	0,5 Ω	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 Ω	10 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	2 Ω; 5 Ω	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 Ω	10 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	20 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
50 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		120 Hz; 400 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		500 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 μΩ bis 10 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_i^2 + U_U^2} \cdot R$	U_i ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U_U ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand R
	0 Ω bis 10 kΩ	20 Hz bis 50 Hz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,1 \text{ m}\Omega$	$R = \text{Messwert}$ Direktmessverfahren
	> 10 kΩ bis 110 MΩ		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 20 kΩ	> 50 Hz bis 100 Hz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,6 \text{ m}\Omega$	
	> 20 kΩ bis 110 MΩ		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 50 kΩ	> 100 Hz bis 1 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,3 \text{ m}\Omega$	
	> 50 kΩ bis 110 MΩ		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis < 50 Ω	> 1 kHz bis 30 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$	
	50 Ω bis 20 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 20 kΩ bis 110 MΩ		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,79 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 20 Ω	> 30 kHz bis 100 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$	
	> 20 Ω bis 20 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 20 kΩ bis 110 MΩ		$1,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 100 Ω	> 100 kHz bis 300 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,2 \text{ m}\Omega$	
	> 100 Ω bis 2 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 2 kΩ bis 110 MΩ		$4,5 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,9 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 50 Ω	> 300 kHz bis 1 MHz	$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,2 \text{ m}\Omega$	
	> 50 Ω bis 2 kΩ		$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 2 kΩ bis 22 MΩ		$15 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Elektrische Leistung

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromleistung	0 W bis 110 kW	0 mV bis 1100 V 0 µA bis 100 A	$\sqrt{W_0^2 + W_1^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $44 \cdot 10^{-6} \cdot P + 5 \text{ fW}$	P = Messwert
Wechselstrom- wirkleistung Festwerte		45 Hz bis 65 Hz 50 V oder 200 V 30 mA; 0,3 A; 2 A; oder 10 A;		P = Messwert PF = Leistungsfaktor (kapazitiv oder induktiv)
	1,5 W; 6 W; 15 W; 60 W; 100 W; 400 W; 500 W; 2000 W	$PF = 1$	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
			$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A		
	220 W	$PF = 1$	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	198 W	$PF = 0,9$	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	110 W	$PF = 0,5$	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	22 W	$PF = 0,1$	$0,91 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	11 W	$PF = 0,05$	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Wechselstrom- wirkleistung Bereiche		33 V bis 330 V 45 Hz bis 65 Hz, $PF = 1$		P = Messwert PF = Leistungsfaktor (kapazitiv oder induktiv)
	0,33 W bis 0,73 kW	10 mA bis 2,2 A	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 0,73 kW bis 3,6 kW	> 2,2 A bis 11 A	$0,42 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,5 W bis 0,73 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ kapazitiv	$(0,33 \cdot 10^{-3} \cdot PF^{0,98}) \cdot P$	
		induktiv	$(0,98 \cdot 10^{-3} \cdot PF^{0,99}) \cdot P$	
0,11 mW bis 21 kW	33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20,5 A 45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{out}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{out} im Messkreis und im Streifenfeld des stromdurchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Leistungsfaktor	0 bis 1 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz 53 Hz 1 A; 90 V	$0,12 \cdot 10^{-3}$	interpolierte Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
Wechselstrom- blindleistung	0 var bis 3,6 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_p \cdot \text{var/W}$	U_p ist die Unsicherheit der Wirkleistung
Energie E Defibrillatortester	5 J bis 150 J > 150 J bis 360 J	QMH Kapitel XXXV Version 2.0	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot E + 49 \text{ mJ}$ $1,1 \cdot 10^{-3} \cdot E + 0,27 \text{ J}$	E = Energie Monophasisch oder Biphasisch
Spannungsverhältnis Brückennormale und Messgeräte	0 mV/V bis 100 mV/V	Gleichspannung Brückenspannung: 1 V bis 10 V AA0386 Version 2.0	0,1 $\mu\text{V/V}$ bis 1,6 $\mu\text{V/V}$ siehe Matrix M.2	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.

Matrix M.2 „Spannungsverhältnis“

Brückenspannung Messwert	10 V	5 V	2 V	1 V
0 mV/V	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,17 $\mu\text{V/V}$	0,35 $\mu\text{V/V}$
$\pm 2 \text{ mV/V}$	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,11 $\mu\text{V/V}$	0,26 $\mu\text{V/V}$	0,51 $\mu\text{V/V}$
$\pm 5 \text{ mV/V}$	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,13 $\mu\text{V/V}$	0,27 $\mu\text{V/V}$	0,52 $\mu\text{V/V}$
$\pm 10 \text{ mV/V}$	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,16 $\mu\text{V/V}$	0,31 $\mu\text{V/V}$	0,56 $\mu\text{V/V}$
$\pm 20 \text{ mV/V}$	0,16 $\mu\text{V/V}$	0,20 $\mu\text{V/V}$	0,38 $\mu\text{V/V}$	0,66 $\mu\text{V/V}$
$\pm 50 \text{ mV/V}$	0,35 $\mu\text{V/V}$	0,39 $\mu\text{V/V}$	0,58 $\mu\text{V/V}$	1 $\mu\text{V/V}$
$\pm 100 \text{ mV/V}$	0,65 $\mu\text{V/V}$	0,73 $\mu\text{V/V}$	1,0 $\mu\text{V/V}$	1,6 $\mu\text{V/V}$

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Zeit und Frequenz

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Frequenz f	1 MHz bis 10 MHz in Schritten von 1 MHz	Phasendifferenzzeit- messungen über Messzeiten > 1 h	$2,0 \cdot 10^{-12} \cdot f$	f : Messwert U_{Tr} : Trigger-unsicherheit
	0,01 Hz bis 350 MHz > 350 MHz bis 26,5 GHz > 26,5GHz bis 40 GHz		$2,6 \cdot 10^{-12} \cdot f + U_{Tr}$ $11 \cdot 10^{-12} \cdot f + U_{Tr}$ $0,6 \text{ Hz} + U_{Tr}$	
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms		1,3 ns	
	0 ns bis 200 s		$1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$	
	1 μs bis 100 h		$10 \cdot 10^{-9} \cdot \Delta t + 1 \mu\text{s}$	
	1 s bis 100 h		$13 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 0,82 \text{ s}$	
Gangabweichung	0 s/d bis 100 s/d		$1,3 \cdot 10^{-7} = 0,011 \text{ s/d}$	Elektronische oder mechanische Uhren
Drehzahl	0,02 s^{-1} bis 3500 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f : Messwert

Induktivität und Kapazität
Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Induktivität	0 μ H		0,03 μ H	2-Draht-Kurzschluss
	0 H bis 1,1 H			L = Messwert
	100 μ H	100 Hz	$0,63 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
		1 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	10 kHz	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
	1 mH	100 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$
		1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
10 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$			
10 mH	100 Hz; 1 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$	kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an GR 1482 oder baugleich	
100 mH	10 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
	100 Hz; 1 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
	10 kHz	$0,25 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
1 H	100 Hz, 1 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
Kapazität	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	0 pF bis 10 μ F			C = Messwert
	1 pF	1 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
		10 kHz	$0,31 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 pF	1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		10 kHz; 100 kHz	$62 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		1 MHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	100 pF	1 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot C$	kleinste angebbare Festwert-
	1 nF	1 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot C$	Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an GR 1403 / 1404 / 1409 oder baugleich
100 kHz		$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
10 nF	100 Hz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	10 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
100 nF	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
1 μ F	100 Hz; 1 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
	10 kHz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot C$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Oszilloskope vertikal	1 mV bis 5 V 5 mV bis 200 V	DC bis 10 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	U: Messwert 50 Ω 1 MΩ
Oszilloskop horizontal	25 ps bis 40 s		$0,12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,1 \text{ ps}$	T: Messwert
Bandbreite <i>f</i> (Frequenzgang)	40 Hz bis 6 GHz	EURAMET cg-7 v1	$6,3 \cdot 10^{-3} \cdot f^2/\text{GHz}$ $+ 20 \cdot 10^{-3} \cdot f$	<i>f</i> = Messwert
	> 6 GHz bis 40 GHz		$75 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Anstiegszeit	30 ps bis 45 ps > 45 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	5 ps $10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	Fluke 9500/9550
	70 ps bis 85 ps > 85 ps bis 310 ps > 310 ps bis 650 ps > 650 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	$78 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $67 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $58 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $56 \cdot 10^{-3} \cdot T$	errechnet aus der 3 dB Bandbreite T: Messwert
Frequenz <i>f</i> Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Pulsmessgrößen Anstiegszeit (z.B. Oszilloskop- kalibrator)	15 ps bis 10 ns	0,1 V bis 40 V in 50 Ω	$10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	Tektronix CSA8000/80E01 ext. Triggersignal erforderlich
	160 ps bis 10 ms	0,1 V bis 2 V in 50 Ω	$30 \cdot 10^{-3} \cdot T + 30 \text{ ps}$	Agilent 54854
Burst-Generator Ausgangsspannung Spitzenwert <i>U_s</i>	100 V bis 4 kV	unter 50 Ω oder 1 kΩ Last	$48 \cdot 10^{-3} \cdot U_s$	
Anstiegszeit und Impulsdauer <i>T_r</i>	3 ns bis 1 μs		$41 \cdot 10^{-3} \cdot T_r$	
Burstdauer und Burstperiode <i>T</i>	10 μs bis 1 s		$5 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Impulsfrequenz <i>f</i>	100 Hz bis 500 kHz		$1 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
ESD-Generator Anstiegszeit <i>t_r</i> der Spitzenstromstärke	300 ps bis 3 ns		$3 \% \cdot t_r + 15 \text{ ps}$	Messbereich bezogen auf die Spitzenstromstärke <i>I_p</i>
Entladestromstärke <i>I</i>	1,5 A bis 35 A		$4,3 \% \cdot I + 0,15 \text{ A}$	
Stoßspannungs- generator Stirnzeit <i>t_{r,Us}</i> der Leerlaufspannung	15 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Us} + 1 \text{ ns}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Stirnzeit $t_{r,Is}$ der Kurzschluss- stromstärke	100 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Is} + 2 \text{ ns}$	
Rückenhalfwertszeit t_H der Kurvenform	0,5 μ s bis 100 ms		$5 \% \cdot t_H$	
Scheitelwert der Leerlaufspannung U_S	0,1 kV bis 7 kV		$2,5 \% \cdot U_S$	
Scheitelwert der Kurzschluss- stromstärke I_S	10 A bis 5 kA		$3,5 \% \cdot I_S$	
	> 5 kA bis 10 kA		$3,8 \% \cdot I_S$	
Pulsförmige Messgrößen Messempfänger Anzeigeverhalten bei Impulsen Amplitudenbeziehung (absolute Kalibrierung)		EN 55016-1-1:2015 ^{d)}		
	9 kHz Bis 150 kHz		0,35 dB	Band A
	> 150 kHz Bis 30 MHz			Band B
	> 30 MHz Bis 300 MHz		0,40 dB	Band C
	> 300 MHz Bis 1 GHz			Band D
Änderung der Anzeige mit der Pulsfrequenz (relative Kalibrierung)	Pulswiederholffrequenz			
	0,1 Hz Bis 2 kHz		0,30 dB	Band A
	0,1 Hz Bis 50 kHz			Band B
	0,1 Hz Bis 1 MHz		0,35 dB	Band C und Band D

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	100 pW bis < 10 nW	DC bis 2 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$
		> 2 GHz bis 4 GHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$DC < f < 2 \text{ GHz}$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,1$
		> 12 GHz bis 18 GHz	$36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$2 \text{ GHz} \leq f < 4 \text{ GHz}$
	10 nW bis < 1 µW	DC bis 50 MHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,11$
		> 50 MHz bis 2 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$4 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$
		> 2 GHz bis 4 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,13$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$12 \text{ GHz} \leq f < 18 \text{ GHz}$
	100 nW bis < 10 µW	DC bis 50 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	R&S NRVC
		> 50 MHz bis 2 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	mit (kaskadiertem)
		> 2 GHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Dämpfungsglied **)
		> 4 GHz bis 12 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 µW bis < 0,1 W	> 12 GHz bis 18 GHz	$53 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		DC bis 50 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Erläuterung: siehe
		> 50 MHz bis 2 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	vorletzte Seite
		> 2 GHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,1 µW bis 0,1 mW	> 4 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		DC bis 50 MHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$
		> 50 MHz bis 4 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$DC < f < 4 \text{ GHz}$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,09$
		> 12 GHz bis 26,5 GHz	$43 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$4 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$
		> 26,5 GHz bis 32 GHz	$45 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,11$
		> 32 GHz bis 40 GHz	$55 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$12 \text{ GHz} \leq f < 26,5 \text{ GHz}$
				$ \Gamma_L \leq 0,13$
				$26,5 \text{ GHz} \leq f < 40 \text{ GHz}$
				NRV- Z15 (***)

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	0,1 μ W bis 0,1 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 26,5GHz > 26,5 GHz bis 32 GHz > 32 GHz bis 40 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $32 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $54 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $67 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $90 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$ DC < f < 4 GHz $ \Gamma_L \leq 0,09$ 4 GHz \leq f < 12 GHz $ \Gamma_L \leq 0,11$ 12 GHz \leq f < 26,5 GHz $ \Gamma_L \leq 0,13$ 26,5 GHz \leq f < 40 GHz R&S NRV- Z55 mit Dämpfungsglied ***)
	0,1 mW bis 80 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 18 GHz	$7 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $9 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $12 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,07$ DC < f < 2 GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,10$ 2 GHz < f \leq 4 GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,13$ 4 GHz < f \leq 18 GHz R&S NRV-Z51 **) R&S NRVC **)
	1 μ W bis 10 mW	DC bis 12 GHz > 12 GHz bis 40 GHz	$(0,59 \cdot 10^{-3} \cdot f/\text{GHz} + 8,0 \cdot 10^{-3}) \cdot P$ $(0,73 \cdot 10^{-3} \cdot f/\text{GHz} + 15 \cdot 10^{-3}) \cdot P$	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,02\sqrt{f/\text{GHz}}$ R&S NRPC40 ***)
	0,1 mW bis 80 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 26,5GHz > 26,5 GHz bis 32 GHz > 32 GHz bis 40 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $23 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $36 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $45 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $52 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$ DC < f < 4 GHz $ \Gamma_L \leq 0,09$ 4 GHz \leq f < 12 GHz $ \Gamma_L \leq 0,11$ 12 GHz \leq f < 26,5 GHz $ \Gamma_L \leq 0,13$ 26,5 GHz \leq f < 40 GHz R&S NRV- Z55 ***)

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	10 fW bis < 1 pW	DC bis 50 MHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$
		> 50 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$DC < f < 2 \text{ GHz}$
		> 2 GHz bis 4 GHz	$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,1$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$2 \text{ GHz} \leq f < 4 \text{ GHz}$
		> 12 GHz bis 18 GHz	$68 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,11$
	1 pW bis < 100 pW	DC bis 50 MHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$4 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$
		> 50 MHz bis 2 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,13$
		> 2 GHz bis 4 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$12 \text{ GHz} \leq f < 18 \text{ GHz}$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	R&S NRV-Z51 **)
		> 12 GHz bis 18 GHz	$67 \cdot 10^{-3} \cdot P$	mit (kaskadiertem) Dämpfungsglied **)
	100 pW bis < 10 nW	DC bis 50 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Erläuterung: siehe vorletzte Seite
		> 50 MHz bis 2 GHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$39 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 nW bis < 1 µW	DC bis 50 MHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 2 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
100 nW bis < 10 µW	DC bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 50 MHz bis 2 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 2 GHz bis 4 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 4 GHz bis 12 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 12 GHz bis 18 GHz	$66 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
1 µW bis < 0,1 mW	DC bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 50 MHz bis 2 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 2 GHz bis 4 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 4 GHz bis 12 GHz	$23 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 12 GHz bis 18 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$		

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	0,1 pW bis < 10 pW	50 MHz	$27 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz
		10 MHz bis 2 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,2$
		> 2 GHz bis 3 GHz	$36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	2 GHz $\leq f < 12$ GHz
	10 pW bis < 1 nW	50 MHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,3$ 12 GHz $\leq f < 18$ GHz
		10 MHz bis 2 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	selektives Messsystem Agilent N5531S-518 **)
		> 2 GHz bis 3 GHz	$32 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Erläuterung: siehe vorletzte Seite
	1 nW bis 80 mW	50 MHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		10 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$50 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,1 pW bis < 10 pW	50 MHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz
		30 MHz bis 3 GHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 1 nW	50 MHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz
		30 MHz bis 3 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 nW bis 80 mW	50 MHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,3$ 4 GHz $\leq f < 26,5$ GHz
		30 MHz bis 4 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 4 GHz bis 12 GHz		$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
1 mW	> 12 GHz bis 26,5 GHz	$93 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Agilent N5531S-526 ***)	
	50 MHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot P$		Substitution
0,1 μW bis < 0,1 mW	0,1 μW bis < 0,1 mW	10 MHz bis 50 MHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$ 12 GHz $\leq f < 18$ GHz R&S NRV- Z1 **)
		> 50 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$50 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$75 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
0,1 μW bis < 0,1 mW	0,1 μW bis < 0,1 mW	10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$ 12 GHz $\leq f < 40$ GHz NRV- Z15 ***)
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12GHz	$32 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 26,5 GHz	$54 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 26,5 GHz bis 32 GHz	$67 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 32 GHz bis 40 GHz	$90 \cdot 10^{-3} \cdot P$			
0,1 mW bis < 80 mW	0,1 mW bis < 80 mW	DC bis 50 MHz	$9 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$ 12 GHz $\leq f < 18$ GHz R&S NRV- Z51 **)
		> 50 MHz bis 2 GHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	0,1 mW bis < 80 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 26,5 GHz > 26,5GHz bis 32 GHz > 32 GHz bis 40 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $26 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $36 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $47 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $53 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$ 12 GHz $\leq f < 40$ GHz R&S NRV- Z55 (***)
	10 mW bis < 1 W	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 18 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$
	> 1 W bis 70 W	DC bis 3 GHz	$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$	12 GHz $\leq f < 18$ GHz R&S NRV- Z51 (**)
	>70 W bis 250 W	DC bis 500 MHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	mit (kaskadiertem) Dämpfungsglied Erläuterung: siehe letzte Seite
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50Ω	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$ (**) (***)
	220 μ V bis 7 V	DC bis 18 GHz		
	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz		
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		
HF-Spannung U_{HF} Messgeräte und Empfänger mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50Ω	0,7 μ V bis 2 V	DC bis 18 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P_{inc})}{2}$	$W(P_{inc})$ ist die relative Unsicherheit der eingestrahnten Leistung bezüglich $Z_0 = 50 \Omega$ (**) (***)
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		
HF-Leistung Rauschanzeige von Empfängern	DC bis 40 GHz		1,6 dB	Leistungen > -170 dB (1 mW) bezogen auf 1 Hz Bandbreite
Signalpegeldifferenz	0 dBc bis 100 dBc	100 Hz bis 26,5 GHz 100 Hz bis 40 GHz	1,3 dB 2,7 dB	SNR ≥ 12 dB
Bandbreite Filter	1 Hz bis 10 MHz		0,5 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR ≥ 70 dB
Formfaktor	> 1:1 bis 5:1 > 5:1 bis 10:1 > 10:1 bis 20:1		3 % 6 % 12 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR ≥ 15 dB
Umschaltabweichung			0,02 dB	

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Anzeigelinearität	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	SNR ≥ 50 dB $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
Eingangsabschwächer oder ZF-Verstärker	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	Vergleich mit externem Stufenabschwächer $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,04 dB 0,06 dB 0,08 dB	stufenweiser Anzeigevergleich SNR ≥ 50 dB, Empfängerlinearität < (0,01 dB + 0,005 dB/10 dB)
HF-Verstärkung Verstärker	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 18 GHz	0,19 dB 0,26 dB 0,3 dB 0,5 dB	BNC-Konnektor bis max. 2 GHz N-Konnektor und BNC-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,21 dB 0,3 dB 0,6 dB 0,7 dB	2,92 mm kompatibler Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Stromstärke Stromzangen	100 μA bis 50 mA	40 Hz bis 10 MHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot f$	Tektronix 015-0601- 50. Im Verbund mit Oszilloskop f: Messwert f: Frequenz in MHz
		> 10 MHz bis 30 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
		> 30 MHz bis 65 MHz	$20 \cdot 10^{-6} f^2 \cdot f$	
Nicht-Linearität von HF- Leistungs-messgeräten	10 nW bis 1 W	50 MHz	$5,5 \cdot 10^{-3}$ (0,024 dB)	R&S NRVC-B2 60 dB max.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Reflexionsfaktor Betrag $ \Gamma $	0 bis 1	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,003 bis 0,013 Siehe Matrix M.3	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,003 bis 0,016 Siehe Matrix M.4	3,5 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,004 bis 0,017 Siehe Matrix M.5	2,92 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
HF-Reflexionsfaktor Phasenwinkel φ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 4,7° Siehe Matrix M.6	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,3° bis 5,8° Siehe Matrix M.7	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,3° bis 6,3° Siehe Matrix M.8	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	0 dB bis 30 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,03 dB 0,05 dB 0,09 dB 0,10 dB	L ist die gemessene Dämpfung, ****) $ \Gamma_{DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz < $f \leq 10$ GHz
	> 30 dB bis 60 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,001 dB/dB · L 0,02 dB + 0,001 dB/dB · L 0,10 dB + 0,001 dB/dB · L 0,11 dB + 0,001 dB/dB · L	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,08$ 10 GHz < $f \leq 18$ GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,1$ 18 GHz < $f \leq 40$ GHz

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	> 60 dB bis 70 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,07 dB 0,10 dB	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz < $f \leq 3$ GHz
	> 70 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,08 dB 0,2 dB	
	> 80 dB bis 100 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,1 dB 0,3 dB	
HF-Dämpfung	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,09 dB Siehe Matrix M.9	N-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,22 dB Siehe Matrix M.10	3,5 mm Konnektor
	0 dB bis 60 dB	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,32 dB Siehe Matrix M.11	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Phasenwinkel φ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 0,8° Siehe Matrix M.12	N-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 1,8° Siehe Matrix M.13	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 2,5° Siehe Matrix M.14	2,92 mm Konnektor

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.3 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; N-Konnektor 50 Ω “

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,1	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,2	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,3	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,4	0,003 bis 0,005	0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,5	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,009	0,008 bis 0,009
0,6	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,009	0,009
0,7	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,010	0,009 bis 0,010
0,8	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,010	0,010
0,9	0,004 bis 0,007	0,006	0,005 bis 0,011	0,011 bis 0,012
1	0,003 bis 0,006	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,012	0,011 bis 0,013

Matrix M.4 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 3,5 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,1	0,003 bis 0,005	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,2	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,3	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,4	0,004 bis 0,005	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,6	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012
0,7	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013
0,8	0,004 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,010 bis 0,014
0,9	0,004 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,011 bis 0,015
1	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,006 bis 0,009	0,007 bis 0,012	0,011 bis 0,016

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.5 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 2,92 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,1	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,2	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,3	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,4	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,005	0,005	0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,012
0,6	0,005	0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,009	0,008 bis 0,011	0,010 bis 0,011	0,010 bis 0,012
0,7	0,005 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012	0,011 bis 0,012	0,011 bis 0,013
0,8	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013	0,012 bis 0,013	0,012 bis 0,014
0,9	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,010 bis 0,014	0,013 bis 0,014	0,013 bis 0,015
1	0,005 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,006 bis 0,012	0,011 bis 0,015	0,014 bis 0,015	0,014 bis 0,017

Matrix M.6 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; N-Konnektor 50 Ω “

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0,1	1,4° bis 2,2°	1,5° bis 1,9°	1,5° bis 4,5°	4,4° bis 4,7°
0,2	0,7° bis 1,4°	0,8° bis 1,0°	0,8° bis 2,3°	2,2° bis 2,4°
0,3	0,5° bis 1,0°	0,6° bis 0,7°	0,6° bis 1,5°	1,5° bis 1,6°
0,4	0,4° bis 0,7°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 1,2°	1,2°
0,5	0,4° bis 0,6°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 1,0°	1,0°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,9°	0,9°
0,7	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,8°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
0,9	0,3° bis 0,4°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
1	0,2° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.7 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; 3,5 mm Konnektor“

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0,1	1,5° bis 2,6°	1,6° bis 1,7°	1,7° bis 2,3°	2,3° bis 2,6°	2,4° bis 4,2°	4,1° bis 5,8°
0,2	0,8° bis 1,5°	0,9°	0,9° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,3° bis 2,2°	2,2° bis 3,0°
0,3	0,6° bis 1,1°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,6°	1,6° bis 2,1°
0,4	0,5° bis 0,8°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,8°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 1,3°	1,3° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,7°	0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,1°	1,1° bis 1,4°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.8 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; 2,92 mm Konnektor“

Betrag $ \Gamma $	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0,1	2,0° bis 2,1°	2,0°	2,0° bis 2,3°	2,2° bis 2,3°	2,2° bis 4,2°	4,2° bis 5,3°	5,3° bis 5,4°	5,3° bis 6,3°
0,2	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,2°	1,2°	1,2° bis 2,2°	2,1° bis 2,7°	2,7°	2,7° bis 3,2°
0,3	0,7° bis 0,8°	0,7°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 0,9°	0,8° bis 1,5°	1,5° bis 1,9°	1,9°	1,9° bis 2,2°
0,4	0,6°	0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7°	0,7° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°	1,5°	1,5° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6°	0,6° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°	1,1° bis 1,3°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°
0,8	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,8°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix M.9 „HF-Dämpfung; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB

Matrix M.10 „HF-Dämpfung; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
40 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,19 dB	0,15 dB bis 0,22 dB

Matrix M.11 „HF-Dämpfung; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB bis 0,04 dB	0,03 dB
3 dB	0,04 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB	0,08 dB bis 0,09 dB
50 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB	0,09 dB bis 0,10 dB	0,10 dB bis 0,13 dB
60 dB	0,06 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,18 dB	0,15 dB bis 0,22 dB	0,17 dB bis 0,22 dB	0,20 dB bis 0,32 dB

Matrix M.12 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.13 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
50 dB	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.14 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,4° bis 1,7°
60 dB	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°	1,6° bis 1,9°	1,8° bis 2,5°

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen - Optische Messgrößen

Radiometrie

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
optische Strahlungsleistung faseroptische Leistungsmessgeräte	1 μ W bis 0,5 mW	1310 nm, 1550 nm	1,3 %	Konnektor FC, ST, SC, SMA, HMS-10 oder adaptierbar abweichende Wellenlängen (780 nm, 635 nm, 1625 nm) interpoliert
		850 nm 654 nm	2,2 % 2,2 %	
Nichtlinearität faseroptischer Strahlungsempfänger	10 nW bis 160 μ W	1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$1,8 \cdot 10^{-3}$ (0,008 dB)	Additionsmethode
	0,1 nW bis < 0,32 nW		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	Vergleichsmethode
	0,32 nW bis < 3,2 nW		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	3,2 nW bis 0,5 μ W		$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
Dämpfung oder Verstärkung faseroptischer Komponenten	0 dB bis 50 dB	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
	> 50 dB bis 60 dB		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	> 60 dB bis 70 dB		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	
Zentralwellenlänge λ	350 nm bis < 700 nm	Referenzleistung: ca. 0,5 mW	0,5 nm	
	700 nm bis < 1250 nm		2,5 μ m	
	1250 nm bis 1700 nm		2 μ m	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen - Optische Messgrößen

Photometrie

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Transmissionsfilter Transmission T	16 % bis 60 %		0,65 %	
	> 60 % bis 76 %		0,70 %	
	> 76 % bis < 100 %		0,80 %	
Trübungsgrad N	> 0 % bis < 24 %		0,80 %	
	24 % bis < 40 %		0,70 %	
	40 % bis 84 %		0,65 %	
Trübungskoeffizient k	Messkammerlänge 0,43 m > 0 m ⁻¹ bis 4,3 m ⁻¹	QMH Kapitel XXXIV v4.0 Nennwerte in den Trübungswerten der Normale	0,020 m ⁻¹ bis 0,050 m ⁻¹	Trübungskoeffizient k berechnet aus dem Trübungsgrad N . Unsicherheitsintervall $U(k)$ berechnet aus dem Unsicherheits- intervall des Trübungsgrads $U(N)$. Andere Messkammerlängen erhöhen die Messunsicherheit.
Beleuchtungsstärke E	0 lx	QMH XXXI	0,01 lx	Referenz-Null
	900 lx bis 2000 lx		$1,7 \% \cdot E$	Normlicht
	≥ 5 lx bis < 10 klx		$1,9 \% \cdot E$	LED-Licht
	≥ 10 klx bis 110 klx		$9,0 \cdot 10^{-8} \cdot E^2 / \text{lx}$ + $0,02 \cdot E - 13$ lx	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Dimensionelle Messgrößen

Länge und Winkel

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße ^{c)}	bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	/: Messwert
Bügelmessschrauben ^{c)}	bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2 \mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Skalenanzeige ^{c)}	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2014	$1,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Ziffernanzeige ^{c)}	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	$1,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Feinzeiger ^{c)}	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	0,9 μm	
Fühlhebelmessgeräte ^{c)}	bis 1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002		
Parallelendmaße aus Stahl oder Keramik nach DIN ISO 3650 ^{c)}	0,5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 Messung der Abweichung l_c vom Nennmaß l_n durch Unterschiedsmessung	$0,1 \mu\text{m} + 0,8 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
	in den Nennmaßen der Normale	Messung der Abweichungen f_o und f_u vom Mittenmaß durch 5-Punkte- Unterschiedsmessung	0,08 μm	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Zylindrische Normale Ringe Durchmesser ^{c)}	3 mm bis 125 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006	$0,7 \mu\text{m} + 0,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Durchmesser	
	> 125 mm bis 300 mm	Option 3	$0,6 \mu\text{m} + 2,1 \cdot 10^{-6} \cdot d$		
Dorne Durchmesser ^{c)}	1 mm bis 125 mm	VDI/VDE/DGQ 2618	$0,5 \mu\text{m} + 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$		
	> 125 mm bis 300 mm	Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,3 \mu\text{m} + 2,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$		
Prüfstifte Durchmesser ^{c)}	1 mm bis 20 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1	$0,5 \mu\text{m} + 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$		
Gewindelehren (ein- und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil, Nennsteigung und Nennprofilwinkel) Außengewinde ^{c)} Einfacher Flankendurchmesser	1 mm bis 125 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1	$2,8 \mu\text{m} + 0,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Flankendurchmesser	
	> 125 mm bis 500 mm	Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,7 \mu\text{m} + 1,0 \cdot 10^{-6} \cdot d$		
Innengewinde ^{c)} Einfacher Flankendurchmesser	3 mm bis 125 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1 Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,5 \mu\text{m} + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot d$		
Hebelssysteme zur Krafteinleitung an Bremsprüfständen	bis 600 mm 600 mm bis 2500 mm	Arbeitsanweisung AA0364 Version 8.0	52 μm $23 \cdot 10^{-6} \cdot l + 0,12 \text{ mm}$	<i>l</i> : Messwert	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Nivelliermaßstäbe für Intervallmessungen	bis 100 mm	AA0265-4 Version 8.0	40 µm	Messbereich bezogen auf das Intervall zwischen zwei beliebigen Einteilungsmarken auf dem Maßstab
Bandmaße	0,1 m bis 25 m	AA0265-2.2.1 Version 8.0	$2,4 \text{ mm} + 45 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l =$ gemessene Länge Bandmaße für die Charakterisierung von Scheinwerfer- einstellprüfsystemen
Umfangmaßbänder aus Stahl		AA0265-3 Version 8.0		Kalibrierung an den Nennwerten der Normale
Durchmesser	150 mm bis 300 mm		62 µm	
Umfang	470 mm bis 950 mm		190 µm	
Elektronische Neigungsmessgeräte	-55° bis -30°	AA0206 Version 1.0	$42 \cdot 10^{-6} \cdot \alpha + 0,00034^\circ$	max. Basislänge 100 mm $\alpha =$ Winkel in °
	-30° bis 30°		0,0016°	
	30° bis 55°		$42 \cdot 10^{-6} \cdot \alpha + 0,00034^\circ$	
Punkt- und Linienlaser Neigungsabweichung	0 mm/m bis 2 mm/m	AA0356 Version 9.0		
			horizontal	0,080 mm/m
			vertikal	0,10 mm/m
Position Sensitive Detector / PSD Dioden X- und Y-Achsen- abweichung	bis 5 mm	AA0356 Version 9.0	18 µm	
Längenmessmittel Prüflehren	0 mm bis 75 mm	AA0286-2 Version 2.0	31 µm	Angenommener Temperaturbereich: 20 °C ± 1 K
	> 75 mm bis 150 mm	Außenmessung	37 µm	
	0 mm bis 150 mm	AA0286-2 Version 2.0 Innenmessung	36 µm	Angenommener therm. Ausdehnungs-koeff.: $\alpha = 11,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	0 mm bis 150 mm	AA0286-2 Version 2.0 Tiefenmessung	39 µm	
	0 bis 75 mm	AA0286-2 Version 2.0 Stufenmessung	55 µm	Abweichende Umgebungs- bedingungen und Materialien der zu kalibrierenden Prüflehren erhöhen die Messunsicherheit.
	> 75 mm bis 150 mm		76 µm	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen

Gleich- und Wechselspannung

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung	0 V		35 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 1 V	linearer Step-Up/Down	$0,46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,18 \mu\text{V}$	$U = \text{Messwert}$
	> 1 V bis 10 V		$0,18 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,67 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$0,28 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 1050 V		$0,24 \cdot 10^{-6} \cdot U + 64 \mu\text{V}$	
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV		$7,9 \cdot 10^{-6} \cdot U + 17 \text{ mV}$	
> 10 kV bis 60 kV	$46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,95 \text{ V}$			
Wechselspannung	2 mV bis 10 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	$U = \text{Messwert}$ Kalibrierung am Josephson- Voltmeter.
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \text{ nV}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,12 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 60 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,19 \mu\text{V}$	Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Lastimpedanz und die Wiederhol- barkeit noch zu berücksichtigen.
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$8,6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$9,1 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
	> 60 mV bis 7,2 V	10 Hz; 12,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$4,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		Wechselspannung	2 mV bis < 22 V	10 Hz bis 1 MHz
2 mV	10 Hz; 20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz; 300 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	500 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	1 MHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
6 mV	10 Hz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	20 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	6 mV	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	<i>U</i> = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Kalibrierung an AC/DC-Transfer- normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss- impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		300 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	10 mV	10 Hz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		300 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	20 mV	10 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		300 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	60 mV	10 Hz	$54 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$60 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	100 mV	10 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
200 kHz; 300 kHz		$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
500 kHz		$34 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
1 MHz		$53 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
200 mV	10 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	20 Hz; 40 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	200 mV	400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	<i>U</i> = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Kalibrierung an AC/DC-Transfer- normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss- impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		100 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	600 mV	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 V	1 MHz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		10 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	2 V	1 MHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
10 Hz		$38 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
20 Hz; 40 Hz		$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz		$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
100 kHz		$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
200 kHz; 300 kHz		$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
500 kHz		$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
4 V; 6 V	1 MHz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	20 Hz; 40 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	1 MHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselspannung	8 V; 10 V	10 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$	<i>U</i> = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Kalibrierung an AC/DC-Transfer-normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$8 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	20 V	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	12 V; 15 V; 19 V	1 kHz; 10 kHz; 100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 22 V bis 70 V	10 Hz bis 300 kHz		
	60 V	10 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 70 V bis 110 V 100 V	10 Hz bis 200 kHz		
		10 Hz; 20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
40 Hz		$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz		$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
70 kHz		$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
100 kHz		$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$		
	200 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	> 110 V bis 700 V 200 V	10 Hz bis 100 kHz		U = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Kalibrierung an AC/DC-Transfer- normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss- impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	600 V	70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		> 700 V bis 1000 V 1000 V	10 Hz bis 100 kHz 40 Hz	
55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
50 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
70 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
100 kHz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot U$			
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV	10 Hz bis 20 kHz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,6 \text{ V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,9 \text{ V}$	
	> 10 kV bis 40 kV	10 Hz bis 20 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,1 \text{ V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ V}$	
Messgeräte	1 kV bis 10 kV	45 Hz bis 65 Hz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	
	> 10 kV bis 30 kV		$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Rechteckspannung	5 mV bis 220 mV	1 Hz bis 10 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V} + 6,4 \cdot 10^{-9} \text{V/Hz} \cdot f$	Abtastverfahren an 10 MΩ Last. Bereichsangabe in Spannung Spitze-Spitze. U = Betragsspitze der Spannung f = Frequenz Der Zusatzeinfluss abweichender Lastbedingungen (wie z. B. 50 Ω oder 1 MΩ ist zu berücksichtigen).
	> 220mV bis 2,2 V		$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V} + 7,0 \cdot 10^{-9} \text{V/Hz} \cdot f$	
	> 2,2 V bis 22 V		$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,58 \mu\text{V} + 14 \cdot 10^{-9} \text{V/Hz} \cdot f$	
	> 22 V bis 220 V		$12 \cdot 10^{-6} \cdot U + 35 \mu\text{V} + 75 \cdot 10^{-9} \text{V/Hz} \cdot f$	
Wechselspannung Amplitudenparameter	5 mV bis 5 V	DC bis 10 MHz > 10 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 1 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \mu\text{V}$ $37 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$ $44 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,4 \mu\text{V}$ $70 \cdot 10^{-3} \cdot U$	Oszilloskop als Normal U = Messwert
	> 5 V bis 50 V	DC bis 2 kHz > 2 kHz bis 10 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu\text{V}$ $25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu\text{V}$	
Wechselspannung harmonische Oberwellen	2,2 V bis 22 V	40 Hz bis 4 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 60 \mu\text{V}$	U_n = Spannung der n-ten Harmonischen oder Grundwelle
	> 22 V bis 220 V		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 0,8 \text{ mV}$	
	> 220 V bis 700 V	40 Hz bis 1 kHz	$80 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 4 \text{ mV}$	$U_{\text{Spitze}} < 1,4 \text{ kV}$
		> 1 kHz bis 4 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U_n + 6 \text{ mV}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren				
Wechselstromstärke harmonische Oberwellen	Grundwelle 0,1 A bis 16 A	40 Hz bis 65 Hz 0,15 A bis 30 A, Spitze		$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I_n = Stromstärke der n-ten Harmonischen	
	Harmonische 0,022 A bis 0,22 A > 0,22 A bis 0,8 A	80 Hz bis 1 kHz 0,15 A bis 1,4 A, Spitze		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 3,5 \mu\text{A}$		
	0,22 A bis 1,2 A	> 1,4 A bis <1,8 A, Spitze		$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 35 \mu\text{A}$	eff.= Effektivwertgrenze des verzerrten Signals	
	0,22 A bis 2,2 A > 2,2 A bis 4 A	1,8 A bis < 7 A, Spitze		$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$		
	1 A bis 8 A	7 A bis 14 A, Spitze		$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	Bei Verwendung von Stromzangen erhöhen sich Messunsicherheit und Bereichsgrenzen min. um den Faktor der verwendeten Windungszahl N .	
	2 A bis 15 A	> 14 A bis 30 A, Spitze		$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$		
	Harmonische 0,022 A bis 0,22 A > 0,22 A bis 0,8 A	> 1 kHz bis 4 kHz 0,15 A bis 1,4 A, Spitze		$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 40 \mu\text{A}$		
	0,22 A bis 1,2 A	> 1,4 A bis <1,8 A, Spitze		$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 80 \mu\text{A}$		
	0,22 A bis 2,2 A > 2,2 A bis 4 A	1,8 A bis < 7 A, Spitze		$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$		
	1 A bis 8 A	7 A bis 14 A, Spitze		$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$		
	2 A bis 15 A	> 14 A bis 30 A, Spitze		$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$		
	Flicker Modulationstiefe $\Delta U/U$ Quellen Messgeräte	0,4 % bis 3,2 %	DIN EN 61000-4-15:2011 ^{c)} , Tabelle 5	$1,6 \cdot 10^{-3} \%$	Werte bei $\Delta U/U$ ausgedrückt in $\Delta U/U$	
	Frequenz			8,3 mHz bis 40 Hz		$25 \cdot 10^{-3} \%$
	P_{st} -Wert			nur $P_{st} = 1$	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
				$2,5 \cdot 10^{-3}$		
Wechselspannung Klirrfaktor k	0 % bis 30 %	45 Hz bis 5 kHz > 5 kHz bis 30 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$ $0,8 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	Werte ausgedrückt in % Klirren		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleich- und Wechselstromstärke

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromstärke	0 pA bis 10 nA	QMH Kap. VIa Vers. 5.0 $T = (23 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$	0,85 fA bis 51 fA	I = Messwert Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	0 pA		12 fA	
	1 pA		$0,85 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	10 pA		$0,53 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	100 pA		$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 nA		$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	10 nA		$5,1 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	> 10 nA bis 100 nA		$4,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \text{ fA}$	
	> 100 nA bis < 1 μA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,21 \text{ pA}$	
	1 μA bis 10 μA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,19 \text{ pA}$	
	> 10 μA bis 20 μA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,8 \text{ pA}$	
	20 μA bis 200 μA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 14 \text{ pA}$	
	200 μA bis 2 mA		$0,54 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,23 \text{ nA}$	
	2 mA bis 10 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,4 \text{ nA}$	
	10 mA bis 50 mA		$0,90 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ nA}$	
50 mA bis 200 mA	$0,33 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,26 \text{ } \mu\text{A}$			
200 mA bis 1 A	$12 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
1 A bis 10 A	$16 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
10 A bis 100 A	$28 \cdot 10^{-6} \cdot I$			
100 A bis 300 A	QMH Kap. VIb.1.1 Vers. 5.0 $T = (23 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$	$37 \cdot 10^{-6} \cdot I$		
Gleichstromstärke Quellen	300 A bis 700 A		$27 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Zangenstrom- wandler	0 A bis 3000 A	1 bis N Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $8 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 6 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Strefeld des stromdurchflos- senen Leiters.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	100 µA bis 100 A	QMH Kap. VIa Vers. 5.0 10 Hz bis 10 kHz	4,4 nA bis 6,5 mA	
	100 µA	10 Hz; 20 Hz	$76 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$44 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	200 µA	10 Hz; 20 Hz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	0,5 mA	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 mA	10 Hz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot I$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	2 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	$f =$ Messwert $f =$ Frequenz
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	5 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	10 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	200 mA	10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz		$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
10 kHz		$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
500 mA	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	20 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$		
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot f$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromstärke	1 A	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f = Messwert f = Frequenz
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	2 A	10 Hz; 20 Hz	$40 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 A; 10 A	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 A	10 Hz; 20 Hz	$57 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 A	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 A	10 Hz; 20 Hz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
100 A bis 200 A	QMH Kap. Vib.1.1 Vers. 5.0	12 mA bis 24 mA		
	10 Hz bis 10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot f$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Quellen	200 A bis 300 A	10 Hz bis 1 kHz	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot I - 0,53 \text{ mA}$	$I =$ Messwert $f =$ Frequenz
	300 A bis 495 A	10 Hz bis 65 Hz	$0,48 \cdot 10^{-3} \cdot I + 11 \text{ mA}$	
		65 Hz bis 100 Hz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot I + 11 \text{ mA}$	
		100 Hz bis 400 Hz	$0,74 \cdot 10^{-3} \cdot I + 7,7 \text{ mA}$	
		400 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4,0 \text{ mA}$	
Stromzangen und Zangenstrom- wandler	10 μ A bis 2400 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/ N	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $90 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 8 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Streuungsfeld des stromdurchflossenen Leiters.
Ersatzableitstrom- stärke I	0,2 μ A bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω	$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ siehe Matrix M.2	Gesamtunsicher- heit U ist abhängig von der rel. Unsicherheit $U(R_N)/R_N$ des Kalibrierwider-standes R_N
Ladung Q	20 pC bis 200 pC		$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,025 \text{ pC}$	rechteckförmige Stromimpulse $\geq 1 \text{ s}$, Dauer t und Anstiegszeiten $\leq 10 \mu$ s als Produkt $Q = I \cdot t$; Gesamtunsicher- heit errechnet aus der rel. Unsicherheit $W(I_{lin})$ der Kalibrierstrom- stärke.
	> 200 pC bis 2 nC		$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,05 \text{ pC}$	
	> 2 nC bis 11 C		$60 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,5 \text{ pC}$	

Matrix M.3 „Ersatzableitstromstärke, vor-Ort-Kalibrierung“

Normalwiderstand R_N	1 k Ω		10 k Ω		100 k Ω		1 M Ω		10 M Ω		100 M Ω		1 G Ω	
	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in μ A/A													
Nominalspannung	Stromstärke U in mA/A													
60 V	60 mA	10	6 mA	10	600 μ A	13	60 μ A	19	6 μ A	70	600 nA	0,6	60 nA	5,8
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μ A		11 μ A		1,1 μ A		110 nA	
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μ A		23 μ A		2,3 μ A		230 nA	
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μ A		40 μ A		4,0 μ A		400 nA	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleich- und Wechselstromwiderstand

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromwiderstand	0 Ω	2-Draht-Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ	
	10 μΩ bis < 1 GΩ	QMH Kap. VIIa.3 Vers. 5.0 T = (23 ± 2) °C	1,6 nΩ bis 110 Ω	Kalibrierung von Messgeräten an den Nennwerten der Normale
	10 μΩ 100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ 1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ	I = 100 A I = 50 A I = 10 A	0,16 · 10 ⁻³ · R 34 · 10 ⁻⁶ · R 23 · 10 ⁻⁶ · R 20 · 10 ⁻⁶ · R 5,6 · 10 ⁻⁶ · R 0,43 · 10 ⁻⁶ · R 1,0 · 10 ⁻⁶ · R 0,60 · 10 ⁻⁶ · R 0,57 · 10 ⁻⁶ · R 1,4 · 10 ⁻⁶ · R 1,5 · 10 ⁻⁶ · R 4,2 · 10 ⁻⁶ · R 11,2 · 10 ⁻⁶ · R	Zwischenwerte oder abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	1 GΩ bis 120 TΩ 1 GΩ; 10 GΩ; 100 GΩ; 1 TΩ	Messspannung 100 V oder 1000 V	88 kΩ bis 240 MΩ 88 · 10 ⁻⁶ · R 0,13 · 10 ⁻³ · R 0,24 · 10 ⁻³ · R	
	> 1 TΩ bis 120 TΩ 10 TΩ; 100 TΩ	Messspannung 1000 V	0,48 GΩ bis 187 GΩ 0,48 · 10 ⁻³ · R 1,87 · 10 ⁻³ · R	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 μΩ bis 100 Ω	QMH Kap. VIIa.3 Vers. 5.0 T = (23 ± 2) °C 100 μA ≤ I ≤ 100 A 10 Hz bis 10 kHz	13 nΩ bis 1,7 mΩ	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz
		10 Hz; 20 Hz	0,17 · 10 ⁻³ · R	Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	0,14 · 10 ⁻³ · R		
	1 kHz; 10 kHz	0,15 · 10 ⁻³ · R		
	1 mΩ	10 Hz	65 · 10 ⁻⁶ · R	
		20 Hz	63 · 10 ⁻⁶ · R	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	58 · 10 ⁻⁶ · R	
		1 kHz	61 · 10 ⁻⁶ · R	
	10 kHz	64 · 10 ⁻⁶ · R		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	10 mΩ	10 Hz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot R$	<i>R</i> = Messwert <i>I</i> = Stromstärke <i>f</i> = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$43 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz; 10 kHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	20 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	50 mΩ	20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 mΩ; 200 mΩ	20 Hz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	0,5 Ω	20 Hz; 40 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 Ω	20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
2 Ω; 5 Ω	20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
10 Ω	20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
20 Ω	20 Hz; 40 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot R$		
	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	50 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		120 Hz; 400 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		500 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 μΩ bis 10 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_1^2 + U_0^2} \cdot R$	R = Messwert Konstantstrom- verfahren U ₁ ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U ₀ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand
	0 Ω bis 10 kΩ	20 Hz bis 50 Hz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,1 \text{ m}\Omega$	R = Messwert Direktmessverfahren
	> 10 kΩ bis 110 MΩ		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 20 kΩ	> 50 Hz bis 100 Hz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,6 \text{ m}\Omega$	
	> 20 kΩ bis 110 MΩ		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 50 kΩ	> 100 Hz bis 1 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,3 \text{ m}\Omega$	
	> 50 kΩ bis 110 MΩ		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis < 50 Ω	> 1 kHz bis 30 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$	
	50 Ω bis 20 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 20 kΩ bis 110 MΩ		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,79 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 20 Ω	> 30 kHz bis 100 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$	
	> 20 Ω bis 20 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	> 20 kΩ bis 110 MΩ	> 100 kHz bis 300 kHz	$1,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R = Messwert Direktmessverfahren	
	0 Ω bis 100 Ω		$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,2 \text{ m}\Omega$		
	> 100 Ω bis 2 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
	> 2 kΩ bis 110 MΩ		$4,5 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,9 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
	0 Ω bis 50 Ω	> 300 kHz bis 1 MHz	$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,2 \text{ m}\Omega$		
	> 50 Ω bis 2 kΩ		$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
	> 2 kΩ bis 22 MΩ		$15 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$		
Energie E Defibrillatortester	5 J bis 150 J	QMH Kapitel XXXV Version 2.0	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot E + 49 \text{ mJ}$	E = Energie Monophasisch oder Biphasisch	
	> 150 J bis 360 J		$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot E + 0,27 \text{ J}$		
Spannungsverhältnis Brückennormale und Messgeräte	0 mV/V bis 100 mV/V	Gleichspannung Brückenspannung: 1 V bis 10 V AA0386 Version 2.0	0,1 μV/V bis 1,6 μV/V siehe Matrix M.4	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.	

Matrix M.4 „Spannungsverhältnis“

Messwert \ Brückenspannung	10 V	5 V	2 V	1 V
	0 mV/V	0,10 μV/V	0,10 μV/V	0,17 μV/V
± 2 mV/V	0,10 μV/V	0,11 μV/V	0,26 μV/V	0,51 μV/V
± 5 mV/V	0,10 μV/V	0,13 μV/V	0,27 μV/V	0,52 μV/V
± 10 mV/V	0,10 μV/V	0,16 μV/V	0,31 μV/V	0,56 μV/V
± 20 mV/V	0,16 μV/V	0,20 μV/V	0,38 μV/V	0,66 μV/V
± 50 mV/V	0,35 μV/V	0,39 μV/V	0,58 μV/V	1 μV/V
± 100 mV/V	0,65 μV/V	0,73 μV/V	1,0 μV/V	1,6 μV/V

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Elektrische Leistung

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gleichstromleistung	0 W bis 110 kW	0 mV bis 1100 V 0 µA bis 100 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $44 \cdot 10^{-6} \cdot P + 5 \text{ fW}$	P = Messwert
Wechselstrom- wirkleistung Festwerte		45 Hz bis 65 Hz 50 V oder 200 V 30 mA; 0,3 A; 2 A; oder 10 A;		P = Messwert PF = Leistungsfaktor (kapazitiv oder induktiv)
	1,5 W; 6 W; 15 W; 60 W; 100 W; 400 W; 500 W; 2000 W	$PF = 1$	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
			$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	220 W 198 W 110 W 22 W 11 W	45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A $PF = 1$ $PF = 0,9$ $PF = 0,5$ $PF = 0,1$ $PF = 0,05$	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $0,91 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Wechselstrom- wirkleistung Bereiche		33 V bis 330 V 45 Hz bis 65 Hz, $PF = 1$		PF = Leistungsfaktor
	0,33 W bis 0,73 kW	10 mA bis 2,2 A	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P = Messwert
	> 0,73 kW bis 3,6 kW	> 2,2 A bis 11 A	$0,42 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,5 W bis 0,73 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ kapazitiv induktiv	$(0,33 \cdot 10^{-3} \cdot PF^{0,98}) \cdot P$	
			$(0,98 \cdot 10^{-3} \cdot PF^{0,99}) \cdot P$	
0,11 mW bis 21 kW	33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20,5 A 45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{DUT} im Messkreis und im Streifenfeld des stromdurchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.
Leistungsfaktor	0 bis 1	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz		interpolierte Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
	0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1	53 Hz 1 A; 90 V	$0,12 \cdot 10^{-3}$	
Wechselstrom- blindleistung	0 var bis 3,6 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_p \cdot \text{var}/W$	U_p ist die Unsicherheit der Wirkleistung

Gültig ab: 23.05.2023

Ausstellungsdatum: 23.05.2023

Zeit und Frequenz

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Frequenz f Messung und Synthese	0,01 Hz bis 40 GHz		$0,5 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{Tr}$	f : Messwert U_{Tr} : Trigger- unsicherheit
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms		1,3 ns	
	0 ns bis 200 s		$1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$	
	1 μs bis 100 h		$10 \cdot 10^{-9} \cdot \Delta t + 1 \mu\text{s}$	
	1 s bis 100 h		$13 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 0,82 \text{ s}$	
Gangabweichung	0 s/d bis 100 s/d		$1,3 \cdot 10^{-7} = 0,011 \text{ s/d}$	Elektronische oder mechanische Uhren
Drehzahl	0,02 s^{-1} bis 3500 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f : Messwert

Induktivität und Kapazität

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Induktivität	0 μ H		0,03 μ H	2-Draht-Kurzschluss
	0 μ H bis 1,1 H	100 Hz bis 10 kHz		L = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
	100 μ H	100 Hz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
		1 kHz	$0,24 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	1 mH	10 kHz	$0,27 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an GR 1482 oder baugleich.
		100 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	10 mH	1 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an GR 1482 oder baugleich.
10 kHz		$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
100 mH	100 Hz; 1 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an GR 1482 oder baugleich.	
	10 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
1 H	100 Hz; 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an GR 1482 oder baugleich.	
	10 kHz	$0,26 \cdot 10^{-3} \cdot L$		
Kapazität	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	0 pF bis 10 μ F	100 Hz bis 1 MHz		C = Messwert
	1 pF	1 kHz	$0,47 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
		10 kHz	$0,31 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an HP 16381A bzw. GR 1404 / 1409 oder baugleich.
	10 pF	1 kHz	$84 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
		10 kHz; 100 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	100 pF	1 MHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an HP 16381A bzw. GR 1404 / 1409 oder baugleich.
		1 kHz	$56 \cdot 10^{-6} \cdot C$	
	1 nF	1 kHz	$58 \cdot 10^{-6} \cdot C$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an HP 16381A bzw. GR 1404 / 1409 oder baugleich.
		100 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
10 nF	100 Hz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an HP 16381A bzw. GR 1404 / 1409 oder baugleich.	
	1 kHz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
100 nF	10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an HP 16381A bzw. GR 1404 / 1409 oder baugleich.	
	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot C$		
1 μ F	100 Hz; 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an HP 16381A bzw. GR 1404 / 1409 oder baugleich.	
	10 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Oszilloskope vertikal	1 mV bis 5 V 5 mV bis 200 V	DC bis 10 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	U : Messwert 50 Ω 1 M Ω
Oszilloskop horizontal	25 ps bis 40 s		$0,12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,1 \text{ ps}$	T : Messwert
Bandbreite f (Frequenzgang)	40 Hz bis 6 GHz	EURAMET cg-7 v1	$6,3 \cdot 10^{-3} \cdot f^2/\text{GHz}$ $+ 20 \cdot 10^{-3} \cdot f$	f = Messwert
	> 6 GHz bis 40 GHz		$75 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Anstiegszeit	30 ps bis 45 ps > 45 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	5 ps $10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	Fluke 9500/9550
	70 ps bis 85 ps > 85 ps bis 310 ps > 310 ps bis 650 ps > 650 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	$78 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $67 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $58 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $56 \cdot 10^{-3} \cdot T$	errechnet aus der 3 dB Bandbreite T : Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Burst-Generator Ausgangsspannung Spitzenwert U_s	100 V bis 4 kV	unter 50 Ω oder 1 k Ω Last	$48 \cdot 10^{-3} \cdot U_s$	
Anstiegszeit und Impulsdauer T_r	3 ns bis 1 μs		$41 \cdot 10^{-3} \cdot T_r$	
Burstdauer und Burstperiode T	10 μs bis 1 s		$5 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Impulsfrequenz f	100 Hz bis 500 kHz		$1 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Stoßspannungs- generator Stirnzeit $t_{r,Us}$ der Leerlaufspannung	15 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Us} + 1 \text{ ns}$	
Stirnzeit $t_{r,Is}$ der Kurzschluss- stromstärke	100 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Is} + 2 \text{ ns}$	
Rückenhalfwertszeit t_H der Kurvenform	0,5 μs bis 100 ms		$5 \% \cdot t_H$	
Scheitelwert der Leerlaufspannung U_s	0,1 kV bis 7 kV		$2,5 \% \cdot U_s$	
Scheitelwert der Kurzschluss- stromstärke I_s	10 A bis 5 kA		$3,5 \% \cdot I_s$	
	> 5 kA bis 10 kA		$3,8 \% \cdot I_s$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Pulsförmige Messgrößen Messempfänger Anzeigeverhalten bei Impulsen Amplitudenbeziehung (absolute Kalibrierung)	9 kHz Bis 150 kHz	EN 55016-1-1:2015 ^{c)}	0,35 dB	Band A
	> 150 kHz Bis 30 MHz			Band B
	> 30 MHz Bis 300 MHz		0,40 dB	Band C
	> 300 MHz Bis 1 GHz			Band D
Änderung der Anzeige mit der Pulsfrequenz (relative Kalibrierung)	Pulswiederholfrequenz		0,30 dB	Band A
	0,1 Hz Bis 2 kHz			Band B
	0,1 Hz Bis 50 kHz		0,35 dB	Band C und Band D
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs-Messgeräten	100 pW bis < 10 nW	DC bis 2 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$
		> 2 GHz bis 4 GHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$DC < f < 2 \text{ GHz}$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,1$
		> 12 GHz bis 18 GHz	$36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$2 \text{ GHz} \leq f < 4 \text{ GHz}$
	10 nW bis < 1 µW	DC bis 50 MHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,11$
		> 50 MHz bis 2 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$4 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$
		> 2 GHz bis 4 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,13$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$12 \text{ GHz} \leq f < 18 \text{ GHz}$
	100 nW bis < 10 µW	> 12 GHz bis 18 GHz	$33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		DC bis 50 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	R&S NRVC
		> 50 MHz bis 2 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	mit (kaskadiertem) Dämpfungsglied **)
		> 2 GHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 µW bis < 0,1 W	> 4 GHz bis 12 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$53 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
DC bis 50 MHz		$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Erläuterung: siehe vorletzte Seite	
> 50 MHz bis 2 GHz		$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 2 GHz bis 4 GHz		$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 4 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$			
> 12 GHz bis 18 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$			

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	0,1 μ W bis 0,1 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 26,5GHz > 26,5 GHz bis 32 GHz > 32 GHz bis 40 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $17 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $33 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $43 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $45 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $55 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$ $DC < f < 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,09$ $4 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,11$ $12 \text{ GHz} \leq f < 26,5 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,13$ $26,5 \text{ GHz} \leq f < 40 \text{ GHz}$ NRV- Z15 (***)
	0,1 μ W bis 0,1 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 26,5GHz > 26,5 GHz bis 32 GHz > 32 GHz bis 40 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $32 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $54 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $67 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $90 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$ $DC < f < 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,09$ $4 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,11$ $12 \text{ GHz} \leq f < 26,5 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,13$ $26,5 \text{ GHz} \leq f < 40 \text{ GHz}$ R&S NRV- Z55 mit Dämpfungsglied (***)
	0,1 mW bis 80 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 18 GHz	$7 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $8 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $9 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $12 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,07$ $DC < f < 2 \text{ GHz}$ $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,10$ $2 \text{ GHz} < f \leq 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,13$ $4 \text{ GHz} < f \leq 18 \text{ GHz}$ R&S NRV-Z51 (**) R&S NRVC (**)
	1 μ W bis 10 mW	DC bis 12 GHz > 12 GHz bis 40 GHz	$(0,59 \cdot 10^{-3} \cdot f/\text{GHz} + 8,0 \cdot 10^{-3}) \cdot P$ $(0,73 \cdot 10^{-3} \cdot f/\text{GHz} + 15 \cdot 10^{-3}) \cdot P$	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,02\sqrt{f/\text{GHz}}$ R&S NRPC40 (***)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	0,1 mW bis 80 mW	DC bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$ $DC < f < 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,09$ $4 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,11$ $12 \text{ GHz} \leq f < 26,5 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,13$ $26,5 \text{ GHz} \leq f < 40 \text{ GHz}$ R&S NRV- Z55 ***)
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$23 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 26,5GHz	$36 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 26,5 GHz bis 32 GHz	$45 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 fW bis < 1 pW	DC bis 50 MHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_L \leq 0,07$ $DC < f < 2 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,1$ $2 \text{ GHz} \leq f < 4 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,11$
		> 50 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$68 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	1 pW bis < 100 pW	DC bis 50 MHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$4 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_L \leq 0,13$ $12 \text{ GHz} \leq f < 18 \text{ GHz}$ R&S NRV-Z51 **) mit (kaskadiertem) Dämpfungsglied **)
		> 50 MHz bis 2 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$67 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 pW bis < 10 nW	DC bis 50 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Erläuterung: siehe vorletzte Seite
		> 50 MHz bis 2 GHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 18 GHz	$39 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 nW bis < 1 µW	DC bis 50 MHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
> 50 MHz bis 2 GHz		$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 2 GHz bis 4 GHz		$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 4 GHz bis 12 GHz		$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
> 12 GHz bis 18 GHz		$36 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
100 nW bis < 10 µW	DC bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 50 MHz bis 2 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 2 GHz bis 4 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 4 GHz bis 12 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	> 12 GHz bis 18 GHz	$66 \cdot 10^{-3} \cdot P$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)					
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungs- faktor von HF- Quellen	1 μ W bis < 0,1 mW	DC bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 50 MHz bis 2 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 2 GHz bis 4 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 4 GHz bis 12 GHz	$23 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 12 GHz bis 18 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	0,1 pW bis < 10 pW	50 MHz	$27 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz	
		10 MHz bis 2 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 2 GHz bis 3 GHz	$36 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	10 pW bis < 1 nW	50 MHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$ 12 GHz $\leq f < 18$ GHz	
		10 MHz bis 2 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 2 GHz bis 3 GHz	$32 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	1 nW bis 80 mW	50 MHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	selektives Messsystem Agilent N5531S-518 **)	
		10 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 2 GHz bis 4 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 4 GHz bis 12 GHz	$50 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		0,1 pW bis < 10 pW	50 MHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz
			30 MHz bis 3 GHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 pW bis < 1 nW	50 MHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$	
		30 MHz bis 3 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	1 nW bis 80 mW	50 MHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	4 GHz $\leq f < 26,5$ GHz Agilent N5531S-526 ***)	
		30 MHz bis 4 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 4 GHz bis 12 GHz	$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	1 mW	50 MHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Substitution	
	0,1 μ W bis < 0,1 mW	10 MHz bis 50 MHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$ 12 GHz $\leq f < 18$ GHz R&S NRV- Z1 **)	
		> 50 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 2 GHz bis 4 GHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 4 GHz bis 12 GHz	$50 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 12 GHz bis 18 GHz	$75 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
	0,1 μ W bis < 0,1 mW	10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,2$ 2 GHz $\leq f < 12$ GHz $ \Gamma_G \leq 0,3$ 12 GHz $\leq f < 40$ GHz NRV- Z15 ***)	
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 4 GHz bis 12GHz	$32 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 12 GHz bis 26,5 GHz	$54 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 26,5 GHz bis 32 GHz	$67 \cdot 10^{-3} \cdot P$		
		> 32 GHz bis 40 GHz	$90 \cdot 10^{-3} \cdot P$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungs- faktor von HF-Quellen	0,1 mW bis < 80 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 18 GHz	$9 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $12 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $19 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,2$ $2 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,3$ $12 \text{ GHz} \leq f < 18 \text{ GHz}$ R&S NRV- Z51 (**)
	0,1 mW bis < 80 mW	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 26,5 GHz > 26,5GHz bis 32 GHz > 32 GHz bis 40 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $26 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $36 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $47 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $53 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,2$ $2 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,3$ $12 \text{ GHz} \leq f < 40 \text{ GHz}$ R&S NRV- Z55 (***)
	10 mW bis < 1 W	DC bis 50 MHz > 50 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 12 GHz > 12 GHz bis 18 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $13 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $16 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $20 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$ $f \leq 2 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,2$ $2 \text{ GHz} \leq f < 12 \text{ GHz}$ $ \Gamma_G \leq 0,3$ $12 \text{ GHz} \leq f < 18 \text{ GHz}$ R&S NRV- Z51 (**)
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	2,2 μV bis 220 μV	DC bis 3 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$ **)
	220 μV bis 7 V	DC bis 18 GHz		
	2,2 μV bis 220 μV	DC bis 3 GHz		
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		
HF-Spannung U_{HF} Messgeräte und Empfänger mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	0,7 μV bis 2 V	DC bis 18 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P_{inc})}{2}$	$W(P_{inc})$ ist die relative Unsicherheit der eingestrahlten Leistung bezüglich $Z_0 = 50 \Omega$ **)
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		
HF-Leistung Rauschanzeige von Empfängern	DC bis 40 GHz		1,6 dB	Leistungen > -170 dB (1 mW) bezogen auf 1 Hz Bandbreite
	0 dBc bis 100 dBc	100 Hz bis 26,5 GHz 100 Hz bis 40 GHz	1,3 dB 2,7 dB	SNR $\geq 12 \text{ dB}$

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Bandbreite Filter	1 Hz bis 10 MHz		0,5 %	Signal zu Rausch-Abstand SNR \geq 70 dB
Formfaktor	> 1:1 bis 5:1 > 5:1 bis 10:1 > 10:1 bis 20:1		3 % 6 % 12 %	Signal zu Rausch-Abstand SNR \geq 15 dB
Umschaltabweichung			0,02 dB	
Anzeigelinearität	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	SNR \geq 50 dB $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
Eingangsabschwächer oder ZF-Verstärker	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	Vergleich mit externem Stufenabschwächer $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,04 dB 0,06 dB 0,08 dB	stufenweiser Anzeigevergleich SNR \geq 50 dB, Empfängerlinearität < (0,01 dB + 0,005 dB/10 dB)
HF-Verstärkung Verstärker	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 18 GHz	0,19 dB 0,26 dB 0,3 dB 0,5 dB	BNC-Konnektor bis max. 2 GHz N-Konnektor und BNC-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,21 dB 0,3 dB 0,6 dB 0,7 dB	2,92 mm kompatibler Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Stromstärke Stromzangen	100 μ A bis 50 mA	40 Hz bis 10 MHz > 10 MHz bis 30 MHz > 30 MHz bis 65 MHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot f$ $18 \cdot 10^{-3} \cdot f$ $20 \cdot 10^{-6} f^2 \cdot f$	Tektronix 015-0601-50. Im Verbund mit Oszilloskop f: Messwert f: Frequenz in MHz
Nicht-Linearität von HF-Leistungsmessgeräten	10 nW bis 1 W	50 MHz	$5,5 \cdot 10^{-3}$ (0,024 dB)	R&S NRVK-B2 60 dB max.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Reflexionsfaktor Betrag $ \Gamma $	0 bis 1	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,003 bis 0,013 Siehe Matrix M.3	N-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,003 bis 0,016 Siehe Matrix M.4	3,5 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,004 bis 0,017 Siehe Matrix M.5	2,92 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
HF-Reflexionsfaktor Phasenwinkel φ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 4,7° Siehe Matrix M.6	N-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,3° bis 5,8° Siehe Matrix M.7	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,3° bis 6,3° Siehe Matrix M.8	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	0 dB bis 30 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,03 dB 0,05 dB 0,09 dB 0,10 dB	L ist die gemessene Dämpfung, ****) $ \Gamma_{DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz $< f \leq 10$ GHz
	> 30 dB bis 60 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	$0,001$ dB/dB · L $0,02$ dB + $0,001$ dB/dB · L $0,10$ dB + $0,001$ dB/dB · L $0,11$ dB + $0,001$ dB/dB · L	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,08$ 10 GHz $< f \leq 18$ GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,1$ 18 GHz $< f \leq 40$ GHz

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	> 60 dB bis 70 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,07 dB 0,10 dB	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz < $f \leq 3$ GHz
	> 70 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,08 dB 0,2 dB	
	> 80 dB bis 100 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,1 dB 0,3 dB	
HF-Dämpfung	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,09 dB Siehe Matrix M.9	N-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,22 dB Siehe Matrix M.10	3,5 mm Konnektor
	0 dB bis 60 dB	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,32 dB Siehe Matrix M.11	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Phasenwinkel φ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 0,8° Siehe Matrix M.12	N-Konnektor, 50 Ω, andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 1,8° Siehe Matrix M.13	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 2,5° Siehe Matrix M.14	2,92 mm Konnektor

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.3 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; N-Konnektor 50 Ω “

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,1	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,2	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,3	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,4	0,003 bis 0,005	0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,5	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,009	0,008 bis 0,009
0,6	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,009	0,009
0,7	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,010	0,009 bis 0,010
0,8	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,010	0,010
0,9	0,004 bis 0,007	0,006	0,005 bis 0,011	0,011 bis 0,012
1	0,003 bis 0,006	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,012	0,011 bis 0,013

Matrix M.4 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 3,5 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,1	0,003 bis 0,005	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,2	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,3	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,4	0,004 bis 0,005	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,6	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012
0,7	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013
0,8	0,004 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,010 bis 0,014
0,9	0,004 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,011 bis 0,015
1	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,006 bis 0,009	0,007 bis 0,012	0,011 bis 0,016

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.5 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 2,92 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,1	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,2	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,3	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,4	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,005	0,005	0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,012
0,6	0,005	0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,009	0,008 bis 0,011	0,010 bis 0,011	0,010 bis 0,012
0,7	0,005 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012	0,011 bis 0,012	0,011 bis 0,013
0,8	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013	0,012 bis 0,013	0,012 bis 0,014
0,9	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,010 bis 0,014	0,013 bis 0,014	0,013 bis 0,015
1	0,005 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,006 bis 0,012	0,011 bis 0,015	0,014 bis 0,015	0,014 bis 0,017

Matrix M.6 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; N-Konnektor 50 Ω “

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0,1	1,4° bis 2,2°	1,5° bis 1,9°	1,5° bis 4,5°	4,4° bis 4,7°
0,2	0,7° bis 1,4°	0,8° bis 1,0°	0,8° bis 2,3°	2,2° bis 2,4°
0,3	0,5° bis 1,0°	0,6° bis 0,7°	0,6° bis 1,5°	1,5° bis 1,6°
0,4	0,4° bis 0,7°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 1,2°	1,2°
0,5	0,4° bis 0,6°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 1,0°	1,0°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,9°	0,9°
0,7	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,8°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
0,9	0,3° bis 0,4°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
1	0,2° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.7 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; 3,5 mm Konnektor“

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0,1	1,5° bis 2,6°	1,6° bis 1,7°	1,7° bis 2,3°	2,3° bis 2,6°	2,4° bis 4,2°	4,1° bis 5,8°
0,2	0,8° bis 1,5°	0,9°	0,9° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,3° bis 2,2°	2,2° bis 3,0°
0,3	0,6° bis 1,1°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,6°	1,6° bis 2,1°
0,4	0,5° bis 0,8°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,8°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 1,3°	1,3° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,7°	0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,1°	1,1° bis 1,4°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix M.8 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; 2,92 mm Konnektor“

Betrag $ \Gamma $	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0,1	2,0° bis 2,1°	2,0°	2,0° bis 2,3°	2,2° bis 2,3°	2,2° bis 4,2°	4,2° bis 5,3°	5,3° bis 5,4°	5,3° bis 6,3°
0,2	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,2°	1,2°	1,2° bis 2,2°	2,1° bis 2,7°	2,7°	2,7° bis 3,2°
0,3	0,7° bis 0,8°	0,7°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 0,9°	0,8° bis 1,5°	1,5° bis 1,9°	1,9°	1,9° bis 2,2°
0,4	0,6°	0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7°	0,7° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°	1,5°	1,5° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6°	0,6° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°	1,1° bis 1,3°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°
0,8	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,8°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix M.9 „HF-Dämpfung; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB

Matrix M.10 „HF-Dämpfung; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
40 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,19 dB	0,15 dB bis 0,22 dB

Matrix M.11 „HF-Dämpfung; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB bis 0,04 dB	0,03 dB
3 dB	0,04 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB	0,08 dB bis 0,09 dB
50 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB	0,09 dB bis 0,10 dB	0,10 dB bis 0,13 dB
60 dB	0,06 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,18 dB	0,15 dB bis 0,22 dB	0,17 dB bis 0,22 dB	0,20 dB bis 0,32 dB

Matrix M.12 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.13 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
50 dB	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.14 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,4° bis 1,7°
60 dB	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°	1,6° bis 1,9°	1,8° bis 2,5°

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen - Optische Messgrößen,

Radiometrie

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
optische Strahlungsleistung faseroptische Leistungsmessgeräte	1 μ W bis 0,5 mW	1310 nm, 1550 nm	1,3 %	Konnektor FC, ST, SC, SMA, HMS-10 oder adaptierbar. Abweichende Wellenlängen (780 nm, 635 nm, 1625 nm) interpoliert
		850 nm	2,2 %	
		654 nm	2,2 %	
Nichtlinearität faseroptischer Strahlungsempfänger	10 nW bis 160 μ W	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$1,8 \cdot 10^{-3}$ (0,008 dB)	Additionsmethode
	0,1 nW bis < 0,32 nW		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	Vergleichsmethode
	0,32 nW bis < 3,2 nW		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	3,2 n bis 0,5 μ W		$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
Dämpfung oder Verstärkung faseroptischer Komponenten	0 dB bis 50 dB	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
	> 50 dB bis 60 dB		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	> 60 dB bis 70 dB		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	
Zentralwellenlänge λ	350 nm bis < 700 nm	Referenzleistung: ca. 0,5 mW	0,5 nm	
	700 nm bis <1250 nm		2,5 μ m	
	1250 nm bis 1700 nm		2 μ m	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Photometrie

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Transmissionsfilter Transmission T	16 % bis 60 %	QMH Kapitel XXXIV v4.0 Nennwerte in den Trübungswerten der Normale		0,65 %	
	> 60 % bis 76 %			0,70 %	
	> 76 % bis < 100 %			0,80 %	
Trübungsgrad N	> 0 % bis < 24 %			0,80 %	
	24 % bis < 40 %			0,70 %	
	40 % bis 84 %			0,65 %	
Trübungskoeffizient k	Messkammerlänge 0,43 m > 0 m ⁻¹ bis 4,3 m ⁻¹		0,020 m ⁻¹ bis 0,050 m ⁻¹	Trübungskoeffizient k berechnet aus dem Trübungsgrad N . Unsicherheitsintervall $U(k)$ berechnet aus dem Unsicherheitsintervall des Trübungsgrads $U(N)$. Andere Messkammerlängen erhöhen die Messunsicherheit.	

**) N-Konnektor 50 Ω, andere Konnektoren und Reflexionsfaktoren erhöhen die Messunsicherheit

***) 2,92 mm Konnektor;

****) > 18 GHz 3,5 mm oder 2,92 mm Konnektor

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Dimensionelle Messgrößen

Länge

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen	
	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren			
Messschieber für Außen, Innen- u. Tiefenmaße ^{c)}	0 mm	bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l: Messwert
Bügelmessschrauben ^{c)}		bis	300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2 \mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Skalenanzeige ^{c)}		bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2014	$1,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Ziffernanzeige ^{c)}		bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	$1,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Umfangsmaßbänder aus Stahl				AA0265-3 Version 8.0		Kalibrierung an den Nennwerten der Normale
Durchmesser	150 mm	bis	300 mm		$71 \mu\text{m}$	
Umfang	470 mm	bis	950 mm		$220 \mu\text{m}$	
Zylindrische Normale Ringe Durchmesser ^{c)}	1 mm	bis	90 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,9 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d ist der gemessene Durchmesser
Dorne Durchmesser ^{c)}	1 mm	bis	120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,6 \mu\text{m} + 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Prüfstifte Durchmesser ^{c)}	1 mm	bis	20 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1	$0,6 \mu\text{m} + 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Gewindelehren ^{c)} (ein- und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil, Nennsteigung und Nennprofilwinkel) Außengewinde ^{c)} Einfacher Flankendurchmesser	1 mm	bis 120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1 Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,9 \mu\text{m} + 7,7 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> ist der gemessene Flankendurchmesser
Innengewinde ^{c)} Einfacher Flankendurchmesser	3 mm	bis 90 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1 Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,6 \mu\text{m} + 5,5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Längenmessmittel Prüflehren	0 mm	bis 75 mm	AA0286-2 Version 2.0	31 μm	Angenommener Temperaturbereich: 20 °C \pm 1 K
	> 75 mm	bis 150 mm	Außenmessung	37 μm	
	0 mm	bis 150 mm	AA0286-2 Version 2.0 Innenmessung	36 μm	Angenommener therm. Ausdehnungs-koeff.: $\alpha = 11,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	0 mm	bis 150 mm	AA0286-2 Version 2.0 Tiefenmessung	39 μm	Abweichende Umgebungs- bedingungen und Materialien der zu kalibrierenden Prüflehren erhöhen die Messunsicherheit.
	0	bis 75 mm	AA0286-2 Version 2.0 Stufenmessung	55 μm	
	> 75 mm	bis 150 mm		76 μm	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Verwendete Abkürzungen:

AA	Arbeitsanweisung (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN	Europäische Norm
EURAMET	European Association of National Metrology Institutes
QMH	Qualitätsmanagementhandbuch (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 02.10.2023

Ausstellungsdatum: 02.10.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Standorte:

Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau
Franz-Meyer-Straße 1, 93053 Regensburg

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Kalibrierungen in den Bereichen:

Thermodynamische Messgrößen

Temperaturmessgrößen

- **Blockkalibratoren** ^{a)}
- **Direktanzeigende Thermometer** ^{a)}
- **Klimaschränke (Temperatur)** ^{a)}
- **Temperaturanzeigergeräte und -simulatoren** ^{a)}
- **Thermopaare, Thermoelemente** ^{a)}
- **Widerstandsthermometer** ^{a)}

Feuchtemessgrößen

- **Klimaschränke (Feuchte)** ^{a)}
- **Messgeräte für absolute Feuchte** ^{a)}
- **Messgeräte für relative Feuchte** ^{a)}

Mechanische Messgrößen

- **Drehmoment** ^{a)}
- **Druck** ^{a)}
- **Kraft** ^{a)}
- **Masse** ^{b)}
- **Waagen** ^{a)}

Messgeräte im Kraftfahrzeugwesen

- **Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren** ^{b)}
- **Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren** ^{a)}
- **Aufstellflächen für Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte (ASEP)** ^{b)}
- **Plattenbremsprüfstände** ^{b)}
- **Rollenbremsprüfstände** ^{b)}
- **Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte (SEP)** ^{b)}

Durchflussmessgrößen

- **Durchfluss von Gasen** ^{a)}

^{a)} **auch als Vor-Ort-Kalibrierung**

^{b)} **nur als Vor-Ort-Kalibrierung**

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Mechanische Messgrößen – Druck
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Druck Absolutdruck p_{abs}	> 0 bar bis 3,0 bar > 3,0 bar bis 21 bar > 21 bar bis 101 bar > 101 bar bis 251 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \mu\text{bar}$ $3,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,19 \text{ mbar}$ $3,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,44 \text{ mbar} + U_{baro}$ $5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Absolutdruck p_{abs}	900 mbar bis 1000 mbar	esz QMH XXIII.4.2 v5.0	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \mu\text{bar}$	Referenzwert ($p_{abs} = p_{amb}$) Einpunktmessung bei aktuellem Umgebungsdruck
Absolutdruck p_{abs}	1 bar; 2 bar bis 71 bar > 71 bar bis 701 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,36 \text{ mbar} + U_{baro}$ $8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,72 \text{ mbar} + U_{baro}$	Referenzwert ($p_{abs} = p_{amb}$) Druckmedium: Öl Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Absolutdruck p_{abs}	> 0 bar bis 301 bar > 301 bar bis 1001 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$ $7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar} + U_{baro}$	Druckmedium: Wasser Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Positiver und negativer Überdruck p_e	-200 mbar bis 200 mbar > -1 bar bis 2 bar > 2 bar bis 20 bar > 20 bar bis 100 bar > 150 bar bis 250 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_e = p_{abs} - p_{amb}$	25 μbar $2,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 55 \mu\text{bar} + U_{baro}$ $3,7 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,19 \text{ mbar} + U_{baro}$ $3,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,44 \text{ mbar}$ $5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Überdruck p_e	0 bar; 1 bar bis 70 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,36$ mbar	Referenzwert ($p_e = 0$ bar) Druckmedium: Öl
	> 70 bar bis 700 bar		$8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,72$ mbar	
Überdruck p_e	> 0 bar bis 300 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30$ mbar	Druckmedium: Wasser
	> 300 bar bis 1001 bar		$7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40$ mbar	

Mechanische Messgrößen – Durchflussmessgrößen
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Volumendurchfluss Q von strömenden Gasen	5 ml/min bis 50 l/min	Volumeter als Normal	$0,3 \% \cdot Q + 0,02$ ml/min	$Q =$ Messwert
Durchflussmesser oder -regler mit einer Anzeige oder Messumformer mit elektronischer Schnittstelle	10 ml/min bis 200 ml/min	Laminar Flow Elemente als Normal	$0,5 \% \cdot Q + 0,02$ ml/min	Kalibriermedium trockene Luft (rel. Feuchte <10 %) Messbereiche bezogen auf trockene Luft von 0 °C, 1013,25 mbar
	> 0,2 l/min bis 3,2 l/min		$0,5 \% \cdot Q + 0,32$ ml/min	
	> 3,2 l/min bis 40 l/min		$0,5 \% \cdot Q + 4$ ml/min	
	> 40 l/min bis 620 l/min		$0,5 \% \cdot Q + 0,06$ l/min	

Mechanische Messgrößen – Kraft
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Kraft Messgeräte und Aufnehmer	50 N bis 50 kN	Zug- und Druckkraft nach DKD-R 3-3:2018 ^{c)}	0,05 %	

Mechanische Messgrößen – Drehmoment
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Drehmoment Handbetätigte Drehmoment - Schraubwerkzeuge	0,2 N·m bis < 1 N·m	DIN EN ISO 6789-2:2017 ^{c)}	0,9 %	Drehmoment- Schraubendreher
	1 N·m bis 10 N·m		0,5 %	
	0,4 N·m bis < 4 N·m		0,7 %	Drehmomentschlüssel
	4 N·m bis 1110 N·m		0,5 %	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Mechanische Messgrößen – Masse
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Masse oder konventioneller Wägewert	10 mg	OIML R111-01:2004 ^{c)}	0,025 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse F2
	20 mg		0,03 mg	
	50 mg		0,04 mg	
	100 mg		0,016 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse F1
	200 mg		0,020 mg	
	500 mg		0,025 mg	
	1 g		0,03 mg	
	2 g		0,04 mg	
	5 g		0,05 mg	
	10 g		0,06 mg	
	20 g		0,08 mg	
	50 g		0,10 mg	
	100 g		0,16 mg	
	200 g		0,3 mg	
	500 g		2,5 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse F2
1 kg	5,0 mg			
2 kg	30 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse M1		
5 kg	25 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse F2		
10 kg	0,5 g	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse M2		
20 kg	0,3 g	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse M1		
50 kg	0,8 g			
≥ 10 mg bis 20 mg		OIML R111-01:2004 ^{c)}	0,03 mg	Freie Nennwerte
> 20 mg bis 100 mg			0,04 mg	
> 100 mg bis 200 mg			0,02 mg	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Masse oder konventioneller Wägewert	> 200 mg bis 500 mg	OIML R111-01:2004 ^{c)}	0,025 mg	Freie Nennwerte
	> 500 mg bis 1 g		0,03 mg	
	> 1 g bis 2 g		0,04 mg	
	> 2 g bis 5 g		0,05 mg	
	> 5 g bis 10 g		0,06 mg	
	> 10 g bis 20 g		0,08 mg	
	> 20 g bis 50 g		0,10 mg	
	> 50 g bis 100 g		0,16 mg	
	> 100 g bis 200 g		0,3 mg	
	> 200 g bis 500 g		2,5 mg	
	> 500 g bis 1 kg		5,0 mg	
	> 1 kg bis 2 kg		30 mg	
	> 2 kg bis 5 kg		25 mg	
	> 5 kg bis 10 kg		0,5 g	
	> 10 kg bis 20 kg		0,3 g	
> 20 kg bis 50 kg	0,8 g			
> 50 kg bis 65 kg	1,6 g			

Mechanische Messgrößen – Waagen

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Waagen Nichtselbsttätige elektronische Waagen	≤ 2 kg	EURAMET cg-18:2015 ^{d)} DKD-R-7-2:2018 ^{c)}	$7 \cdot 10^{-7}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse E2 nach OIML R111- 1:2004
	≤ 50 kg		$1 \cdot 10^{-6}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse F2 nach OIML R111- 1:2004
	≤ 150 kg		$1 \cdot 10^{-5}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse M1 nach OIML R111- 1:2004

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Thermodynamische Messgrößen – Temperaturmessgrößen

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Widerstandsther- mometer, auch direktanzeigend	0,01 °C	DKD-R 5-1:2018 ^{c)} Wassertripelpunkt	15 mK	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	-80 °C bis < -40 °C	DKD-R 5-1: 2018 ^{c)}	45 mK	
	-40 °C bis < 0 °C	Ethanolbad	25 mK	
	0 °C bis 100 °C	DKD-R 5-1: 2018 ^{c)} Silikonölbäder	20 mK	
	> 100 °C bis 180 °C		25 mK	
	> 180 °C bis 200 °C		35 mK	
	> 200 °C bis 300 °C		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot T + 5 \text{ mK}$	
	> 300 °C bis 400 °C	DKD-R 5-1: 2018 ^{c)} Metallblockkalibrator	80 mK	
> 400 °C bis 570 °C	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot T - 0,56 \text{ K}$			
> 570 °C bis 700 °C	350 mK			
Nichtedelmetall- Thermoelemente, auch direktanzeigend	-80 °C bis < -35 °C	DKD-R 5-3: 2018	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,13 \text{ K}$	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	-35 °C bis < 0 °C	^{c)} Ethanolbad	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,09 \text{ K}$	
	0 °C bis 35 °C	DKD-R 5-3: 2018	0,09 K	
	> 35 °C bis 300 °C	Silikonölbäder	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,072 \text{ K}$	
	> 300 °C bis 700 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Metallblockkalibrator	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,07 \text{ K}$	Vergleich gegen Normal-TE
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Keramikkblockkalibrator	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,3 \text{ K}$	
Edelmetall- Thermoelemente, auch direktanzeigend	0 °C bis 35 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)}	0,21 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	> 35 °C bis 300 °C	Silikonölbäder	$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,2 \text{ K}$	
	> 300 °C bis 400 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)}	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,25 \text{ K}$	
> 400 °C bis 700 °C	Metallblockkalibrator			
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Keramikkblockkalibrator	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,3 \text{ K}$	Vergleich gegen Normal-TE
	Temperaturanzei- geräte und -simulatoren für Widerstands- thermometer Pt100	-199 °C	DKD-R 5-5: 2018 ^{c)} Artefaktkalibrierung	1,0 mK
0 °C		2,4 mK		
237 °C		4,8 mK		
Pt25	-200 °C bis 800 °C	DKD-R 5-5: 2018 ^{c)}	$12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 4 \text{ mK}$	
Pt500	-200 °C bis -150 °C		2,3 mK	
	> -150 °C bis 800 °C		$19 \cdot 10^{-6} \cdot T + 10 \text{ mK}$	
Pt1000	-200 °C bis 300 °C		$13 \cdot 10^{-6} \cdot T + 3,5 \text{ mK}$	
	> 300 °C bis 800 °C		$18 \cdot 10^{-6} \cdot T + 5,4 \text{ mK}$	
für Nichtedelmetall-TE (ohne Vergleichs- stellenkompensation) Typ K	-200 °C bis 800 °C		DKD-R 5-5: 2018 ^{c)}	$17 \cdot 10^{-6} \cdot T + 3,8 \text{ mK}$
Typ J	-200 °C bis < 0 °C	$85 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$		
	0 °C bis 1300 °C	$5,7 \cdot 10^{-9} \cdot T^2 + 0,17 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$		
Typ T	-200 °C bis < 0 °C	$61 \cdot 10^{-6} \cdot T + 8 \text{ mK}$		
	0 °C bis 1200 °C	$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 8 \text{ mK}$		
Typ E	-200 °C bis < 0 °C	$80 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$		
	0 °C bis 400 °C	11 mK		
	-200 °C bis < 0 °C	$56 \cdot 10^{-6} \cdot T + 7 \text{ mK}$		
	0 °C bis 1000 °C	$4,4 \cdot 10^{-6} \cdot T + 7 \text{ mK}$		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Typ N	-200 °C bis < 0 °C		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot T + 16 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1300 °C		$12 \cdot 10^{-9} \cdot T^2 + 10 \cdot 10^{-6} \cdot T + 16 \text{ mK}$	
Edelmetall-TEs (ohne Vergleichs- stellenkompensation) Typ R / S	0 °C bis 500 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)}	$-64 \cdot 10^{-6} \cdot T + 75 \text{ mK}$	
	> 500 °C bis 1768 °C		45 mK	
Typ B	0 °C bis 1200 °C		$26 \cdot T^{-0,85}$	
	> 1200 °C bis 1820 °C		60 mK	
Temperaturanzeige- geräte und - simulatoren für Thermoelemente (mit Vergleichs- stellenkompensation)	-200 °C bis 1500 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)}	$\sqrt{U_{TC}^2 + (0,06K)^2}$	U_{TC} =Unsicherheit der Thermoelement- temperatur ohne Vergleichsstellen- kompensation
Messorte in Klimaschränken mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, Temperatur	-80 °C bis 180 °C	DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode C	0,50 K	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
	> 180 °C bis 300 °C		0,70 K	
Klimaschränke mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, Temperatur	-80 °C bis 100 °C	DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode A oder B	0,55 K	Inhomogenität , Stabilität etc. des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen. Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
	> 100 °C bis 180 °C		0,75 K	
	> 180 °C bis 300 °C		1,0 K	
Blockkalibratoren	-80 °C bis 0 °C	DKD-R 5-4:2018 ^{c)}	0,10 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer
	> 0 °C bis 50 °C		0,056 K	Inhomogenität, Stabilität etc. des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen
	> 50 °C bis 700 °C		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,036 \text{ K}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Thermodynamische Messgrößen - Feuchtemessgrößen

Permanentes Kalibrierlaboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen	
Taupunkttemperatur Tauspiegel-hygrometer	- 28 °C bis 24,8 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 45 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,080 K	Vergleich mit Taupunktspiegel- hygrometer im Klimagenerator oder Klimaschrank	
	- 17 °C bis 44,8 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >25 °C bis 45 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,10 K		
	-3 °C bis 59,8 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >45 °C bis 60 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,15 K		
	17 °C bis 89,8 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >60 °C bis 90 °C relative Feuchte: 10 % bis 98 %	0,3 K		
relative Luftfeuchte Feuchtemessgeräte und Messumformer	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C Taupunkttemperatur t_d : - 28 °C bis 24,8 °C	0,25 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte	
	> 20 % bis 40 %		0,50 %		
	> 40 % bis 60 %		0,75 %		
	> 60 % bis 80 %		1,0 %		
	> 80 % bis 98 %	1,2 %	Vergleich mit Taupunktspiegel im Klimagenerator oder Klimaschrank		
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 25 °C bis 45 °C Taupunkttemperatur t_d : -17 °C bis 44,8 °C			0,65 %
	> 20 % bis 40 %				0,90 %
	> 40 % bis 60 %				1,2 %
	> 60 % bis 80 %				1,4 %
	> 80 % bis 98 %	1,6 %			
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 45 °C bis 60 °C Taupunkttemperatur t_d : -3 °C bis 59,8 °C			0,85 %
	> 20 % bis 40 %				1,1 %
	> 40 % bis 60 %		1,4 %		
	> 60 % bis 80 %		1,6 %		
	> 80 % bis 98 %	1,8 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte		
	10 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 60 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : 17 °C bis 89,8 °C			1,7 %
	> 20 % bis 40 %				1,9 %
	> 40 % bis 60 %				2,1 %
	> 60 % bis 80 %		2,3 %		
	> 80 % bis 98 %	2,5 %	Vergleich mit Taupunktspiegel in Klimaschrank		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Kalibrierlaboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messorte in Klimaschränken mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, relative Feuchte ^{c)}	5 % bis 30 %	Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode C	1,0 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 30 % bis 60 %		1,5 %	Feuchte- Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstrom- temperatur am Messort berechnet.
	> 60 % bis 80 %		2,0 %	Inhomogenität und Stabilität des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen.
	> 80 % bis 98 %		2,5 %	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Permanentes Kalibrierlaboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Klimaschränke mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, relative Feuchte	5 % bis 30 %	Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : 28 °C bis 89,8 °C DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode A oder B	1,5 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 30 % bis 60 %		2,0 %	Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkttemperatur und Luftstromtemperatur am Messort berechnet.
	> 60 % bis 80 %		2,5 %	Inhomogenität und Stabilität des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen.
	> 80 % bis 98 %		3,0 %	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.

Permanentes Laboratorium - Standort Regensburg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren Partikelanzahlkonzentration Partikelgeneratoren und -messgeräte (Aerosol)	$5 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$ bis $50 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$	AA0399 Version 1.0 Verkehrsblatt 2021 Heft 11, Nr. 133 ^{d)}	20 %	Die mittlere Partikelgröße muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
	$> 50 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$ bis $3 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$		13 %	
Partikelkonzentrationsreduktionsfaktor PCRF	1:1 bis 1:30000	AA0398 Version 1.0	9 %	Die Partikelgröße muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
Partikelmessgröße ^{c)}	1000 cm^{-3} bis 30.000 cm^{-3}	10 nm bis 200 nm ISO 27891:2015-03	11 %	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Thermodynamische Messgrößen – Temperaturmessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Widerstandsthermometer, auch direktanzeigend	0 °C	DKD-R 5-1:2018 ^{c)} Eispunkt		20 mK	Vergleich mit Normalwiderstandsthermometern
	-40 °C bis 100 °C	DKD-R 5-1:2018 ^{c)} Metallblockkalibrator		50 mK	
	> 100 °C bis 200 °C			75 mK	
	> 200 °C bis 400 °C			80 mK	
	> 400 °C bis 570 °C			$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot T - 0,56 \text{ K}$	
> 570 °C bis 700 °C			350 mK		
Nichtedelmetall-Thermoelemente, auch direktanzeigend	-40 °C bis 200 °C	DKD-R 5-3:2018 ^{c)} Metallblockkalibrator		$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,1 \text{ K}$	Vergleich mit Normalwiderstandsthermometern
	> 200 °C bis 400 °C			$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,08 \text{ K}$	
	> 400 °C bis 700 °C			$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,07 \text{ K}$	
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3:2018 ^{c)} Keramikblockkalibrator		$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,3 \text{ K}$	Vergleich mit Normal-TE
Edelmetall-Thermoelemente, auch direktanzeigend	0 °C bis 100 °C	DKD-R 5-3:2018 ^{c)} Metallblockkalibrator		0,22 K	Vergleich mit Normalwiderstandsthermometern
	> 100 °C bis 200 °C			0,25 K	
	> 200 °C bis 400 °C			$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,2 \text{ K}$	
	> 400 °C bis 700 °C			$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,25 \text{ K}$	
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3:2018 ^{c)} Keramikblockkalibrator		$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,3 \text{ K}$	Vergleich mit Normal-TE
Temperaturanzeigergeräte und -simulatoren Widerstandsthermometer Pt100 Pt25 Pt500 Pt1000 Nichtedelmetall-TE (ohne Vergleichsstellenkompensation) Typ K Typ J Typ T Typ E Typ N	-199 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)} Artefaktkalibrierung		1,0 mK	
	0 °C			2,4 mK	
	237 °C			4,8 mK	
	-200 °C bis 800 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)}		$12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 4 \text{ mK}$	
	-200 °C bis -150 °C			2,3 mK	
	> -150 °C bis 800 °C			$19 \cdot 10^{-6} \cdot T + 10 \text{ mK}$	
	-200 °C bis 300 °C			$13 \cdot 10^{-6} \cdot T + 3,5 \text{ mK}$	
	> 300 °C bis 800 °C			$18 \cdot 10^{-6} \cdot T + 5,4 \text{ mK}$	
	-200 °C bis 800 °C			$17 \cdot 10^{-6} \cdot T + 3,8 \text{ mK}$	
	-200 °C bis < 0 °C			$85 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1300 °C			$5,7 \cdot 10^{-9} \cdot T^2 + 0,17 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
	-200 °C bis < 0 °C			$61 \cdot 10^{-6} \cdot T + 8 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1200 °C			$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 8 \text{ mK}$	
	-200 °C bis < 0 °C			$80 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
	0 °C bis 400 °C			11 mK	
-200 °C bis < 0 °C			$56 \cdot 10^{-6} \cdot T + 7 \text{ mK}$		
0 °C bis 1000 °C			$4,4 \cdot 10^{-6} \cdot T + 7 \text{ mK}$		
-200 °C bis < 0 °C		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot T + 16 \text{ mK}$			
0 °C bis 1300 °C		$12 \cdot 10^{-9} \cdot T^2 + 10 \cdot 10^{-6} \cdot T + 16 \text{ mK}$			

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)						
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren ¹⁾	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen		
Edelmetall-TE (ohne Vergleichs- stellenkompensation) Typ R / S	0 °C bis 500 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{e)}	$-64 \cdot 10^{-6} \cdot T + 75 \text{ mK}$			
	> 500 °C bis 1768 °C		45 mK			
Typ B	0 °C bis 1200 °C		$26 \cdot T^{-0,85}$			
	> 1200 °C bis 1820 °C		60 mK			
Temperaturanzeiger- geräte und -simulatoren für Thermoelemente (mit Vergleichs- stellenkompensation)	-200 °C bis 1500 °C				$\sqrt{U_{TC}^2 + (0,06 \text{ K})^2}$	U_{TC} =des Anzeigergerätes für Thermoelemente ohne Vergleichsstellen- kompensation
Messorte in Klimaschränken mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, Temperatur	-80 °C bis 180 °C		DKD-R 5-7:2018 ^{e)} Methode C		0,50 K	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
	> 180 °C bis 300 °C	0,70 K				
Klimaschränke mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, Temperatur	-80 °C bis 100 °C	DKD-R 5-7:2018 ^{e)} Methode A oder B	0,55 K	Inhomogenität, Stabilität etc. des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen. Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.		
	> 100 °C bis 180 °C		0,75 K			
	> 180 °C bis 300 °C		1,0 K			
Blockkalibratoren	-80 °C bis 0 °C	DKD-R 5-4:2018 ^{e)}	0,10 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer		
	> 0 °C bis 50 °C		0,056 K	Inhomogenität, Stabilität etc. des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen		
	> 50 °C bis 700 °C		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,036 \text{ K}$			

Thermodynamische Messgrößen – Feuchtemessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren			
Taupunkttemperatur Tauspiegel- hygrometer	- 28 °C bis 24,5 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C relative Feuchte: 5 % bis 95 %		0,080 K	Vergleich mit Taupunktspiegel- hygrometer im Klimagenerator
	- 17 °C bis 44 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >25 °C bis 45 °C relative Feuchte: 5 % bis 95 %		0,10 K	
	-3 °C bis 58 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >45 °C bis 60 °C relative Feuchte: 5 % bis 90 %		0,15 K	
relative Luftfeuchte Feuchtemessgeräte und Messumformer	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 24,5 °C		0,25 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 20 % bis 40 %			0,50 %	
	> 40 % bis 60 %			0,75 %	
	> 60 % bis 80 %			1,0 %	
	> 80 % bis 95 %			1,2 %	
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 25 °C bis 45 °C Taupunkttemperatur t_d : -17 °C bis 44 °C		0,65 %	Vergleich mit Taupunktspiegel im Klimagenerator
	> 20 % bis 40 %			0,90 %	
	> 40 % bis 60 %			1,2 %	
	> 60 % bis 80 %			1,4 %	
	> 80 % bis 95 %			1,6 %	
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 45 °C bis 60 °C Taupunkttemperatur t_d : -3 °C bis 58 °C		0,85 %	
	> 20 % bis 40 %			1,1 %	
	> 40 % bis 60 %			1,4 %	
	> 60 % bis 80 %			1,6 %	
	> 80 % bis 90 %			1,8 %	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messorte in Klimaschränken mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, relative Feuchte	5 % bis 30 %	Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C DKD-R 5-7:2018 ^{e1} Methode C	1,0 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 30 % bis 60 %		1,5 %	Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstromtemperatur am Messort berechnet Inhomogenität und Stabilität des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen.
	> 60 % bis 80 %		2,0 %	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
	> 80 % bis 98 %		2,5 %	
Klimaschränke mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, relative Feuchte	5 % bis 30 %	Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C DKD-R 5-7:2018 ^{e1} Methode A oder B	1,5 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 30 % bis 60 %		2,0 %	Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstromtemperatur am Messort berechnet
	> 60 % bis 80 %		2,5 %	Inhomogenität und Stabilität des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen.
	> 80 % bis 98 %		3,0 %	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Druck

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Druck Absolutdruck p_{abs}	> 0 bar bis 21 bar > 21 bar bis 251 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 1,2 \text{ mbar} + U_{baro}$ $5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$	Druckmedium: Gas. Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Absolutdruck p_{abs}	1 bar; 2 bar bis 71 bar > 71 bar bis 701 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,36 \text{ mbar} + U_{baro}$ $8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,72 \text{ mbar} + U_{baro}$	Referenzwert ($p_{abs} = p_{amb}$) Druckmedium: Öl. Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Absolutdruck p_{abs}	900 mbar bis 1100 mbar	esz QMH XXIII.4.2 v5.0	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \mu\text{bar}$	Referenzwert ($p_{abs} = p_{amb}$) Einpunktmessung bei aktuellem Umgebungsdruck
Absolutdruck p_{abs}	> 0 bar bis 301 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Wasser Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
	> 301 bar bis 1001 bar		$7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar}$	
Positiver und negativer Überdruck p_e	-200 mbar bis 200 mbar -1 bar bis 2 bar > 2 bar bis 20 bar > 20 bar bis 100 bar > 100 bar bis 300 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	25 μbar $3,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,25 \text{ mbar}$ $4,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,61 \text{ mbar}$ $9,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 3,7 \text{ mbar}$ $5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Gas
Überdruck p_e	0 bar; 1 bar bis 70 bar > 70 bar bis 700 bar		$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,36 \text{ mbar}$ $8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,72 \text{ mbar}$	Referenzwert ($p_e = 0 \text{ bar}$) Druckmedium: Öl
Überdruck p_e	> 0 bar bis 300 bar > 300 bar bis 1000 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$ $7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar}$	Druckmedium: Wasser

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Durchflussmessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Volumendurchfluss Q von strömenden Gasen Durchflussmesser oder -regler mit einer Anzeige oder Messumformer mit elektronischer Schnittstelle	0,005 l/min bis 0,03 l/min	Laminar Flow Elemente als Normal	0,3 ml/min		Q = Messwert Kalibriermedium trockene Luft (rel. Feuchte < 10 %) Messbereiche bezogen auf trockene Luft von 0 °C, 1013,25 mbar
	> 0,03 l/min bis 200 l/min > 200 l/min bis 500 l/min	MFC als Normal	$1 \% \cdot Q$	$0,89 \cdot 10^{-2} \cdot Q + 0,52 \text{ l/min}$	

Mechanische Messgrößen – Kraft

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Kraft Messgeräte und Aufnehmer	50 N bis 50 kN	Zug- und Druckkraft nach DKD-R 3-3:2018 ^{c)}	0,05 %		

Mechanische Messgrößen – Drehmoment

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit		
Drehmoment Handbetätigte Drehmoment - Schraubwerkzeuge ^{c)}	0,2 N·m bis < 1 N·m	DIN EN ISO 6789-2:2017 ^{c)}	0,9 %	Drehmoment- Schraubendreher	
	1 N·m bis 10 N·m		0,5 %		
	0,4 N·m bis < 4 N·m		0,7 %	Drehmoment- schlüssel	
	4 N·m bis 1110 N·m		0,5 %		
Drehmoment Drehmomentauf- nehmer in Prüfständen	0 N·m bis 100 N·m	AA0397 Version 1.0 (16.08.2023)	$0,001 \cdot M + 0,025 \text{ N·m}$	M: Messwert in N·m	
	> 100 N·m bis 10 kN·m		$0,002 \cdot M + 0,050 \text{ N·m}$	Auf die Kalibriereinrichtung wirkenden Biegemomente und Querkräfte sind zu berücksichtigen.	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen - Waagen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Waagen Nichtselbsttätige elektronische Waagen	≤ 2 kg	EURAMET cg-18:2015 DKD-R-7-2:2018 ^{c)}	$7 \cdot 10^{-7}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse E2 nach OIML R111- 1:2004
	≤ 50 kg		$1 \cdot 10^{-6}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse F2 nach OIML R111- 1:2004
	≤ 150 kg		$1 \cdot 10^{-5}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse M1 nach OIML R111- 1:2004

Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK)

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Rollenbremsprüfstände	0 N bis < 2 kN	Verkehrsblatt 2016 Heft 14 Nr. 115	19 N	<i>F</i> : am Bremsprüfstand angezeigte Kraft Messsystem: Kraftaufnehmer mit Belastungs-Rahmen
	2 kN bis 4 kN		$0,46 \% \cdot F + 7 \text{ N}$	
	> 4 kN bis 8 kN		$0,43 \% \cdot F + 8 \text{ N}$	
	> 8 kN bis 40 kN	QMH Kapitel XXVII.1.2: Version 5	$0,70 \% \cdot F$	
	0 kN bis 4 kN	Vergleichsverfahren: XXVII.1.2.1 Masse-Hebel Verfahren: XXVII.1.2.2	$0,40 \% \cdot F + 4 \text{ N}$	<i>F</i> : am Bremsprüfstand angezeigte Kraft
	> 4 kN bis 8 kN		$0,65 \% \cdot F$	Messsystem: Hebel mit Massestücken
> 8 kN bis 40 kN	$0,90 \% \cdot F$			
Plattenbremsprüfstände	0 N bis < 2 kN	Verkehrsblatt 2016 Heft 14 Nr. 115	$0,20 \% \cdot F + 12 \text{ N}$	<i>F</i> : am Bremsprüfstand angezeigte Kraft
	2 kN bis 10 kN	QMH Kapitel XXVII.1.2: Version 5	$0,70 \% \cdot F + 2 \text{ N}$	Messsystem: Kraftaufnehmer

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK)

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Scheinwerfer- Einstell-Prüfgeräte (SEP) Neigung	0 % bis 6 %	Verkehrsblatt 2016 Heft 14, Nr.115 Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr.174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	0,1 %	Angabe der Messunsicherheit als absoluter Wert der Neigung
Aufstellflächen für Scheinwerfer-Einstell- Prüfgerät (ASEP) Neigung	0 % bis 10 %	Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr. 174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	0,038 %	Angabe der Messunsicherheit als absoluter Wert der Neigung
Aufstellflächen für Kraftfahrzeuge Neigung	0 m bis 10 m 0 % bis 10 %	Verkehrsblatt 2014 Heft 5, Nr. 44	0,23 mm/m + 0,53 mm/L	Messsystem: Selbstnivellierender Linienlaser
Ebenheit	0 mm bis 50 mm	Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr. 174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	0,53 mm + 0,23 mm/m · R	DIN 18202:2013 L: gemessene Länge in Meter R: Rasterpunktabstand in Meter

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK)

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren Gaskonzentration Propan C ₃ H ₈	80 ppm vol 200 ppm vol 2000 ppm vol	Verkehrsblatt 2018, Heft 11, Nr. 100 QMH Kapitel 26-7 XXX	2 ppm vol 3 ppm vol 24 ppm vol	ppm vol = 10 ⁻⁶ · m ³ /m ³ % vol = 10 ⁻² · m ³ /m ³
Kohlenstoffdioxid CO ₂	3 % vol 6 % vol 14 % vol		0,039 % vol 0,072 % vol 0,17 % vol	
Kohlenstoffmonoxid CO	0,1 % vol 0,5 % vol 3,5 % vol		0,0039 % vol 0,0070 % vol 0,042 % vol	
Sauerstoff O ₂	20,9 % vol		0,31 % vol	
Abgasmessgeräte für Kompressionszündungs- motoren Trübungsgrad	10 %; 30 %; 50 %; 70 %		0,9 %	
Trübungskoeffizient	0,25 m ⁻¹	0,02 m ⁻¹	Der Trübungs- koeffizient wird aus dem Trübungsgrad berechnet.	
	0,83 m ⁻¹	0,03 m ⁻¹		
	1,61 m ⁻¹	0,04 m ⁻¹		
	2,80 m ⁻¹	0,07 m ⁻¹		

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Abgasmessgeräte für Kompressions- zündungsmotoren Partikelanzahl- konzentration Partikelgeneratoren und -messgeräte (Aerosol)	5 · 10 ³ cm ⁻³ bis 50 · 10 ³ cm ⁻³	AA0399 Version 1.0 Verkehrsblatt 2021 Heft 11, Nr. 133 ^{d)}	20 %	Die mittlere Partikelgröße muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
	> 50 · 10 ³ cm ⁻³ bis 3 · 10 ⁶ cm ⁻³		13 %	

^{d)} Die Akkreditierung für Kalibrierungen der Messgeräte zur Bestimmung der Partikelanzahlkonzentration, die im Rahmen der Untersuchungen der Abgase von Kraftfahrzeugen nach Nummer 6.8.2 der Anlage VIIIa zur StVZO eingesetzt werden, wurde unter einer aufschiebenden Bedingung erteilt. Danach darf die Stelle erst nach der ordnungsgemäßen Inverkehrbringung der Geräte nach Mess- und Eichgesetz – MessEG sowie nach der bestandenen Baumusterprüfung Konformitätsbewertungstätigkeiten unter Bezugnahme auf die Angabe des akkreditierten Hausverfahrens und einem Verweis auf das Verkehrsblatt 2021 Heft 11, Nr. 133 durchführen. Siehe Ziff. II. des Bescheids vom 03.03.2023.

Verwendete Abkürzungen:

AA	Arbeitsanweisung (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN	Europäische Norm
EURAMET	European Association of National Metrology Institutes
OIML	International Organization of legal metrology
QMH	Qualitätsmanagementhandbuch (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG